

90-44- -ONAI

SHEARCE FUECTROXIQUE PHYSIQUE

ยสมภายชาสาร

ORYMOR CYSVOUR

WEWOILTIC ELITIBHET TÖTER

DYNR ITT DOWYIND DER

LKOCHER HECHALE

Remerciements

Bien que la majeure partie de ce travail résulte d'un effort personnel, nul ne peut prétendre faire tout lui-même. Les personnes qui nous entourent, sans le savoir bien souvent, sont d'une aide efficace et bienfaisante. Je tiens donc à remercier vivement toutes les personnes qui, de près ou de loin, ont contribué à ce travail, en particulier :

Messicurs

- COUSTENOBLE
- CULET
- DEMARIGNY
- GUIGNER
- ROUSSEAU

de la Compagnie IBM, pour l'accueil et les conseils qu'ils m'ont apportés ; et Madame HUTIN Christiane, de l'I.P.N. d'Orsay, pour son dévouemenc et son efficacité à la mise en page de ce document.

S O M M A I R E

			page
ı-	Introduction.		3
11-	Situation du	problème.	3
III-	Mémoires à en	registrement magnétique	5
	111-1	les bandes	6
	111-2	les disques	11
	111-3	étude comparée.	19
IV-	Mémoires à Bu	lles	21
	IV-1	Principe	21
	IV-2	Réalisations et performances	27
	IV-3	Limitations actuelles et perspectives \mathbf{d}^{*} évolution.	30
v -	Mémoires à co	uplage de charge (CCD)	33
	v-1	Principe	33
•	V-2	Réalisations et performances	36
	V-3	Limitations et évolution	39
	V- 4	Comparaison avec mémoires à Bulles.	40
VI-	Mémoires opti	ques	42
	VI-1	Mémoire point par point : le vidéodis	que
	VI-2	Mémoires holographiques	46
	VI-3	Mémoire à faisceau d'électrons.	49
VII	Conclus	i o n : étude comparée des différente	
		technologies et prévisions.	52
Annexes	: Doc. TBMO	103 Mémoire à Bulle 92K.	58
miliexes	Doc. F464	Mémoire CCD 64K.	90
	DOC. 1404	Memorie CCD 04K.	

I - INTRODUCTION :

Avec l'avènement des calculateurs de plus en plus complexes et de plus en plus puissants, le stockage de l'information est devenu un des problèmes clés des systèmes informatiques.

La fonction "mémoire" coûte environ 40 % du prix d'un système, et représente à l'échelon mondial un budget de 30 milliards de francs (C.A. de l'Industrie Automobile Française). Si l'on tient compte du fait que les mémoires sont une des fonctions essentielles d'un ordinateur, qui lui confèrent en particulier ses principales caractéristiques (puissance, capacité, temps de cycle et prix) on comprend les moyens et le dynamisme mis en oeuvre pour améliorer sans cesse leurs caractéristiques techniques et leur prix de revient.

L'évolution de la technologie, au cours des dix dernières années, a quelque peu modifié le champ d'application des différents types de mémoires, et apporté sur le marché, récemment, de nouvelles possibílités très prometteuses.

Le but de l'exposé est de montrer quels ont été les principaux progrès technologiques et techniques réalisés dans le domaine des moyens de stockage périphérique à grande capacité. Nous allons pour cela situer le sujet dans son cadre général.

II - SITUATION DU PROBLEME :

- II-1 Progrès: la notion de progrès est indissociable de celle d'évolution positive d'une situation antérieure à une situation présente, et vers une situation future (perspectives). C'est donc les moyens et les causes de cette évolution que nous essaierons de dégager.
- 1I-2 récents : si la période que nous analysons est restreinte au. six derniers mois de cette année, l'évolution est déjà remarquable puisque nous avons vu apparaître pendant ce temps deux nouveaux produits sur le marché qui risquent de bouleverser la conception des moyens périphériques de stockage ; ce sont les mémoires à bulles (92 Kbits/module) et les mémoires à couplage de charges (CCD) avec 64 Kbits/module.

Mais nous passerions à côté de tous les autres procédés de stockage de masse, et en particulier nous négligerions le type de mémoires qui constitue à l'heure actuelle les 98 % des mémoires périphériques qui sont les mémoires à enregistrement magnétique (bandes et disques). Enfin nous oublierions de parler de procédés qui sont encore au níveau du laboratoire pour des raisons technologiques, mais dont l'évolution constante laisse prévoir un débouché industriel prochain, avec des caractéristiques impressionnantes; ce sont les mémoires optiques (vidéodisque, holographie, faisceau d'électron).

C'est pourquoi nous élargirons la période aux dix dernières années qui ont vu l'évolution complète des mémoires à bulles, CCD et optique: et la transformation radicale des procédés à enregistrement magnétique pour satisfaire le marché.

II-3 Mémoire périphérique à grande capacité :

- par définition, la <u>mémoire périphérique</u> se trouve en dehors du calculateur qui, lui, contient la <u>mémoire</u> centrale.
- Cependant, la notion de mémoire périphérique restreint le domaine étudié aux procédés de stockage permettant un accès direct à l'information pour l'ordinateur, sans intervention extérieure d'un opérateur. Il y a donc une liaison et une disponibilité permanentes de l'information vers le calculateur central.

<u>la capacité</u> sera <u>grande</u> comparativement à celle de la mémoire centrale. C'est ainsi qu'une mémoire à disque de 250 K octets sera faible pour un IBM 360 mais sera une mémoire grande pour un microprocesseur.

II-4 Définitions et critères :

Pour choisir un des procédés de mémorisation, il est nécessaire d'établir des critères de choix qui permettent de classer les différents type de mémoires. Les principaux critères sont :

- <u>la capacité</u> mesurée en bit (binary unit), octet (byte), K octets (10³) et M octets (10⁶). elle donne une idée de la puissance de stockage.
- <u>la densité</u> exprimée en bits/cm, bits/cm² ou bits/cm³, en anglais: bpi (bit per inch)

elle donne une idée sur la vitesse de transfort (bit/cm), et sur les dimensions mécaniques des matériaux de stockage (bits/cm² et bits/cm²).

- <u>le temps d'accès</u> exprimé en ms (10⁻³s) ou en µs (10⁻⁶s), rend compte de la disponibilité plus ou moins rapide de l'information et de la vitesse avec laquelle on pourra l'obtenir (temps d'accès moyen). La fig.1 donne la position relative des différents types de mémoire en fonction de la capacité et du temps d'accès.

- <u>la vitesse de transfert</u> : exprimée en Hz ou en bits/s, elle donne le taux d'informations successives que la mémoire peut donner à partir d'un même ordre d'accès.

- <u>le prix</u> : c'est un des critères non technique qui stimule le plus la recherche et l'évolution car il est directement lié aux performances techniques et à la technologie de fabrication des composants.

II-5 Caractéristiques générales :

La majorité des mémoires périphériques sont des mémoires <u>vives</u> (lecture, écriture, effacement) à <u>accès séquentiel par blocs d'informations</u>. Une distinction sépare cependant les mémoires en deux groupes, les <u>volatiles</u> qu'il faudra donc régénérer, et les <u>permanentes ou non volatiles</u>, qui conservent l'information sans apport d'énergie.

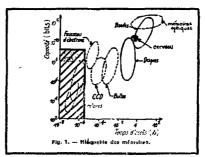
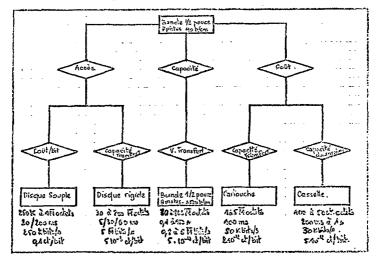


Fig. 1 Hiérarchie des mémoires

III - MEMOIRES A ENREGISTREMENT MAGNETIQUE :

Introduits dès 1940 avec le tambour magnétique, ces systèmes utilisent le phénomène d'hystérésis des matériaux ferromagnétiques et des composés férrimagnétiques. Dès 1953, la bande 1/2 pouce apparaît comme le premier moyen de stockage de musse.

Si on analyse l'évolution et les réalisations successives dans ce domaine, on peut dresser l'organigramme suivant de l'apparition des systèmes par rapport aux caractéristiques sur lesquelles on a mis l'accent :



III-l Bandes magnétiques-

III.1.1 Généralités.

Les principales caractéristiques de ce système sont liées d'une part, au support magnétique très bon marché et réalisable sur de grandes surfaces, et d'autre part, aux caractères mécanique et séquentiel de l'accès à l'information.

Les temps d'accès sont donc relativement longs (jusqu'à plusicur: secondes), à cause de la vitesse limitée du support (0,5 à 5 m/s) et de la recherche purement séquentielle du bloc d'informations que l'on veut atteind: (le temps est proportionnel à la position sur la bande).

Cependant, les bandes sont le moyen le plus répandu actuellement comme mémoires périphériques, grâce à leur espacité, la non-volatibilité de l'information et leur souplesse d'emploi.

III.1.2 Evolutions

Initialement, les premières bandes avaient une densité de 40 b/cm sur 7 pistes Après des progrès constants, la densité actuelle est de 2500h/cm sur 9 pistes.

Les principaux progrès ont donc été réalisés sur l'accroissement de la densité d'informatiou, donc de la capacité totale du support, grâce à deux moyens conjugués.

III.1.2.1 Augmentation de la densité surfacique du support.

L'étude des matériaux magnétiques et des techniques de fabrication du film sur son support souple a permis d'accroître la densité possible d'information. Le film est composé maintenant d'un liant contenant une poudre d'oxyde de fer constituée d'aiguilles de 0,7 µm de long et de 0,1 µm de diamètre, toutes orientées longitudinalement à la fabrication. Les films magnétiques performants utilisant des particules métalliques, permettent une densité de 4 000 b/cm - mais de telles densités (1b/2,5 µm) nécessitent une précision mécanique et une protection très grandes car la couche n'a que 1000 A° d'épaisseur.

Pour ces matériaux magnétiques, la limitation de la densité longitudinale est dûe principalement à la distance tête-film qui est de l'ordre de 0,25 pm (pour un défilement lent). La densité maximale théorique est alors de 10 à 16000 transitions/cm. Actuellement, les densités les plus courantes sont de 300 b/cm ou 600 b/cm (800 et 1600 bpi); certaines bandes sont maintenant disponibles avec 6 250 bpi soit 2500 b/cm.

La <u>densité transversale</u>, déterminant l'écart entre les pistes, est limitée par les tolérances de positionnement des têtes - les limites pratiques sont fixées à 200 pistes/cm - pour des bandes à tête fixe.

La <u>densité effective</u>, tenant compte des rapports S/Bruit supérieurs à 20 dB, nécessite un compromis entre ces deux densités. La figure 2 donne les densités théoriques possibles d'enregistrement en fonction de la densité transversale.

On peut remarquer que les bandes actuelles sont largement endessous de leur capacité maximale, à cause de la norme ANSI à 9 pistes.



Fig. 2 - Densité en fonction de la densité transversale et du rapport S/bruit = 20dB.

III.1.2.2. Le codage de l'information :

Le matériau magnétique limite la densité par le nombre d'inversions /cm du champ des particules magnétiques. On a donc cherché de nouveaux procédés de codage afin de réduire le nombre de transitions par bit.

Le tableau 3 montre l'efficacité des nouveaux codes tels que le PE (Phase encoding, codage de phase) et le GCR (Group coded recording, enregistrement par codage de groupe) quant à la densité longitudinale qui peut atteindre jusqu'à 5600 bits/cm pour le GCR.

Ce dernier code, mis au point en 1975, présente l'avantage du code NRZ par le nombre de transitions (1 par bit), et du code P.E. par l'autosynchronisation qui permet donc une vitesse de déroulement plus grande et moins régulière.

La fig. 4 montre le principe du code GCR comparé aux autres codes et la fig.5 montre les avantages de ce code en pratique. On peut voir que la capacité de la bande est triplée et que le débit (lié à la densité) quadruplé et devient de $0.8\ \overline{\rm N}$ octets/s.

On voit donc que la combinaison des deux moyens d'augmenter la densité permet de donner aux bandes magnétiques une plus grande capacité (jusqu'à 120 M octets) et un débit très grand (0,8 M octets/s). Enfin, le prix très faible du matériau permet d'avoir un prix de revient au bit très bas (0.5.10⁻³centime/bit).

Table des tec	au III hniques	Compari d'enregist	sison trement.		
Codeye	AZ RB	NRZ NRZI	PE	Par non- saturation	GCR
Densitá max. pozsible (bpi)	200	1 000	3 500	14 000	9000
Yaux d'errour	1/105	1/100	1/100	1/106	

III.1.2.3. Réalisations et performances.

Le tableau IV montre les caractéristiques actuelles et futures (code GCR à 300 cm/s) d'une bande 1/2 pouce standard en fonction du type de dérouleur. On voit que le prochain pas vers la capacité est à 180 M.octets avec une vitesse de transfert de 780 K.octets/s.

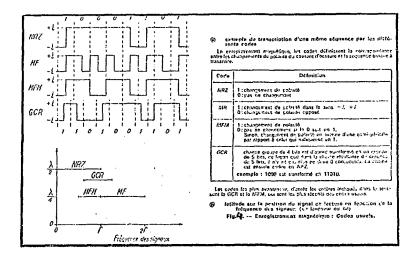


fig. 4 Codes usuels

Node D'enregis-	Denait(Donaité d'informa-	Bennité de données			Bloc de 4000 octeta	
trement	tions (frpi)	tions dans le bloc (bpi)	dans le bloc (bpi)	Densité moyenne sur la bande (bpi)	Capacité de la bande de 730 = (M octois)	Densité moyenne sur la bande (bpi)	Capacité de la bande de 730 = (M octoba)
NAS 1	800	800	800	645	18,6	715	20,6
PE /	3 200	1 600	1 600	1 053	30.3	1 270	36.5
GCR	9 042.	7 234	6 250	3 120	90	4*170	120 .

fig. 5 Comparaison des codes NRZ, PE, GCR

SPEED RANGE	MAX DATA RATE KBYTE/SEC	ACCESS TIME	CAPACITY (UNFORMATICO)	COST FACTOR
25-50 13	80	'7.5 MS	46 MBYTE	3
50-75 IPS	120	5 MS	46 MBYTE	,1.1
75-125 IPS	200	3 MS	46 MBYTES	1.5
125 IPS w/GCR	780 .	1.2 MS	180 MBYTES	1.7 .

Tableau IV : caractéristiques actuelles et futures des bandes.

Le tableau V donne les caractéristiques de gros systèmes de stockage en ligne à base de bandes magnétiques.

Matérial	Ampes	Calsamp	Ctation Dars	10.7
Capacità: - mainala (milliarde d'octats) - maximala (milliarde d'octats)		300 30	16 253	35 472
Prix opporational (on 1977)		0,4 1,3	2	3 12
Temps d'aczès(s)	15	20,5	5	16
DJSit (Mo/s)	1,2	1,2	0,806	0,974
Support	bando 1 800 m fargeur 5 cm	bands standard 730 m = 1,25 cm	bande en costouche. 25 m × 7 cm	band renicationalis 19,5 m × 0,5 ca.
Capacité d'un support(Mo)	5 620	40	В	50
Accès	1 dérou'eur/banda	Changement automatique	Changement gutomanque	Changen-cut automotopia
Communication avac l'unité contrete	directa cu par l'intermédiairo do disques		directe de par Eintermédiaira de disques	par l'interroctiona de disques
lactiniqua d'anregistroment	tčte lovinaste	tête lixe, ddilement lengitudinal	tčie lian, defil-ment (engitudinal	16to tournanto
Dennité (pistofem) (tat/em) (Sit/ems)			21 2 450 52 000	50 630

Tableau V : mémoires à bandes de grande capacité en ligne.

Cependant, les problèmes mécaniques liés au défilement de la bande limitent le temps d'accès à l'information. C'est le principal point qui a relégué ce système aux mémoires de grande capacité, nécessaires à la mémorisation de données que l'on peut archiver.

Les disques magnétiques à tête mobile (une tête par plan) et à têtesfixes(1 tête par piste) de capacité plus faible, ont des temps d'ac^ès beaucoup plus courts et jouent donc le rôle de tampon entre la mémoire centrale et les bandes, servant bien souvent à la mémorisation de programmes ou de sous-programmes plus vite accessibles.

I.1.2.4 Cartouches et cassettes :

Ces deux types de mémoires, très semblables aux bandes, ont les mêmes caractéristiques générales, défilement mécanique et accès purement séquentiel. Elles correspondent cependant à une augmentation de la c pacité par rapport aux premières bandes, et offrent à l'utilisateur un moyen de stockage de capacité relativement grande (250 K à 1 M octets) pour un coût d'investissement beaucoup plus bas que celui d'une unité de bande ; leur souplesse, leur prix, et leur facilité d'emploi leur ouvrent un marché assez bien défini pour les miniordinateurs.

Les tableaux VI et VII font le tour des principales unités actuelles sur le marché, avec les principales caractéristiques.

I- 2 <u>Les disques magnétiques -</u>

III.2.1 Généralités :

Introduits dès 1956, les premiers disques à tête mobile (RAMAC) avaient une densité de 300 bits/cm². Ce procédé à accès semi direct par blocs, rendu possible par l'innovation technique de tête à coussin d'air, a subi d'importants progrès en ce qui concerne la densité surfacique, puisque la plupart des disques travaillent maintenant à 500 Kbits/cm² (IBM 3350) et que les progrès sont encore possibles.

III.2.2 Performances et évolutions :

La figure 6 montre l'évolution de la densité entre 1956 et 1977, et l'extrapolation vers les années 80.

La densité d'écriture est liée pratiquement aux dimensions mécaniques tête-film, la distance tête-film étant une des principales limitations.

Company	Model	Read Speed (ips)	Sparch/Rewind Sparc (ips)	Stort/Stop Times (ms)	Hoad Configuration	Unformatted Capacity (thisits)	Remerks
Biseinai Computei Devices	CS 400 (Circle 126)	10	75	10/40	2-track	5.7G/cassette	Requires one 14-30 Vdc source
Conrac Corp.	CAS 4 (Circle 150)	1-7/8 or 3-3/4	90	100	Single gap, 2-track	6/cassette	Audio transport
Datel Systems	(Circle 135)	0-0.163	Does not apply	20	Single gap, 1- or 2 track	2.2/cossette	Write only, incremental
Datum	Model 4000 (Circle 114)	25	120	30	Dual gap, read after write	300,000 char/ cossette	Not ANSI/ ECMA com- patible
Dicom	173 (Circle 113)	5-20	40	30/18	Read after write	5.4/cassette	
Digital Equipment Corp.	7A 11 (Circle 119)	9.6	22/100-150	<20 in read/ write mode, <45 in search mode	Read/write with grase	O.B/cossette	Not ANSI/ ECMA compatible
Electronic Processors	STR-100 (Circle 137)	N.A.	100	N.A.	Single gap, 1- track read/write with erase, plus separate crase - head	100,000 char/track	
Facit-Addo	4203 (Circle 168)	3.75 or 7.5	N.A.	40/85	Read after write	N.A.	
Interdyne	IC 2522-330" (Circle 142)	12	40/90	36	Dual gap, 1- or 2-track, read after write	5.R/cassette	
Κγbe	CT-103 [Circle 121]	7.5	.110	25	Read/write	2.88/uack	
Memodyns	Model 763 (Circle 136)	20 or 40	120	50	Dual gap, 2-track, read/write	1.2/cassotte	Nut ANSI/ ECMA compatible
MFE Computer Access Systems	250 B (Circle 102)	2 - 80	40 - 120	50/30 @ 10 ips	Dusi gap	2.88/track	32 kbps trans- for rate in P.E. format
Panasonie/ Industrial Div.	Model JK-970 (Circle 195)	15	55	30/40	1-track, read after write (2 rec, tracks)	5.4/cassette	
Engineering	6409 (Circ's 149)	3	20	150 (avg.)	1-track	1/cassette	Uses ITC MI-50 mini cassette
Syco.	Model 135 (Circle 123)	12.5 .	60/120	20	Read after write	3/track	
Sykes Datatronics	TT120 (Circle 116)	5 or 12	120 (avg.)	20/30	Flead/write	3.6/track	
Techtran Industries	8400 Suries (Circlo 109)	20	120	33	Dual gap	145,000 char/cassotte	Net ANSI/ ECMA competible
Terminal Data Corp.	Mede: 325 (Circle 167)	3-3/4	75	10	N.A.	600,000 char/cassette	Not ANSI/ ECMA compatible
Triple I	Phi-Deck (Circle 103)	1-10 std., other ranges available	<30		2-channel, 2-track read/write	Depends on user specs	

Tab. VI. Principales unités de lecteurs de cassettes.

	1	:	
	11	100 100 100	1
		. 199	1.2
1000mm	1980 Sec. 1	等特殊的影	CONTRACTOR OF THE PERSON OF TH
into de la company de la compa	11.11	100 Finance	PART OF THE PART O
Alondwik Daria (1) MOS 207200 Sciences V (1) ICkel (14)	30 1 0 0		av Designation
Carrie Model 600	30 37 7 90 2		3M DC 300 A
Dita' c (Circle 178)		Was distributed	
	10-30	E-12	
* * * * * * * * * * * * * * * * * * *		or 4-tracks, options	
Tennocon p Detapeder by Systems S (Circle 108)	70 1 2 20	30 Dual gap, read and select write an 30	

Cartouches - Digital Design Juin 1976
Tab. VII

La figure 7 montre l'évolution des dimensions importantes :

- <u>l'épaisseur du film</u> qui est passée de 25 μ m à l μ m et endessous.
- $\underline{1a}$ distance tête-film est passée de 10 μm à 0,25 μm et l'entref (gap) est descendu de 75 μμm à 2 μ/m.

Avec la fabrication récente de têtes intégrées dont les dimension sont consignées fig. 8, le nombre de têtes peut être accru par patins, et on peut ainsi réduire le temps d'accès tout en augmentant la densité radial (nombre de pistes).

Cependant, comme pour les bandes, la densité surfacique est limitée par le rapport S/Bruit comme représenté sur la fig. 9. On peut remarquer que les disques se rapprochent de la limite théorique avec un S/Bruit de 20 dB (pour IBM 3350). Cette approche est permise par la non limitation du nombre de pistes.

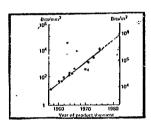


fig. 6 : évolution de la densité sur disque.

00 40 20	jkat ≒ Gap≥g
5 10 to Square 100 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 5	tenuni nances
10 (1901)	
1	205(1940) 150(1936) 1609 1656 1656

fig. 7 : évolution des dimensions tête-film.

	Nore de tours	Conrants d'écri- ture	Signal de lecture	Himiaturisation dimensions de la têt
Photo- gravure	1 4 5	0,5 A 1 A	۷در 40 ۷در 300	200)1 X 200)1 X 10)1
Masquage sous vide	10 h 20	60 ma .	۷س 500 آھ Va 2	700ps X 700pc X 25ps

fig. 8 : dimensions des têtes intégrées.

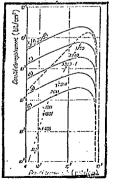


fig. 9 : densité surfacique maximale.

Dans les systèmes à disques, on distingue :

III.2.2.1 Les disques rigides

Ils sont très performants et tournent à grande vitesse (3600 trs/mn).

a) Sur les systèmes à tête mobile, le temps d'accès est relativement long, car il est composé du temps de positionnement du bras (50 à 100 ms) et du temps d'accès au bloc d'informations (1/2 rotation en moyenne, quelques ms).

La <u>densité</u> est grande et approche la densité maximale théorique (160 pistes/cm) car la tête peut se déplacer sur toute la surface du disque; mais le positionnement est plus critique d'où la nécessité d'asservir la position du bras, et donc de perdre en capacité utile (une face pour l'asservissement).

Depuis peu, on rencontre des modules de 2 à 3 disques fixes (Xennedy C°, type 5300) ou amovibles(Fujitsu M 2201) pouvant atteindre des capacités de 14 à 70 M octets.

L'introduction de têtes intégrées améliorerait le temps d'accès et le prix de revient des têtes car on pourrait alors associer une piste d'asservissement (une tête) par groupe de pistes de lecture (8 ou 9 têtes) avec augmentation du taux de transfert (9 pistes en parallèle) et de la capacité (plus besoin de face asservissement).

Le tableau VIII montre l'évolution des caractéristiques des unités à disques IBM avec bras mobile.

From the matter of 1454	!	2316	3292.5	222511	. 2012	2555
Teinpa d'aceas inoyen	(ms)	m	30	30	25	25
Temps de latence	(1:15)	12,5	8,3	8.3	10,1	В.
D9bit	k-crici/s)	312	625	260	H:5	1 195
Capacino por piote to	ctet/pists)	300	13,000	22.525	2 - 4580 (1)	10:09
Fitty pur face		200	104	50%	6.5	2 - 5:51
Number de sacre utiles		20	19	19		15
Capacité par prio	(520)	23.2	163	200	3.73	317,5
Capotal en totes fixes	(Ate)	0	0	0	05	1,144
Consid languageatests	(Lit/cm)	830	1660	1 650	2 200	2 463
secrité transversait	piste/cm)	40	85	160	160	\$70
Capacité per systèrie en l'gne (en	10' 1101	0.22	G2 3 U.B	9,4	0.73	C 635 3 2
Pas par bit	- nimes)	5 - 10-2	25 - 10-7	1,5 - 10-	76 - 10-2	5 - 10
Oraçu-4 anamulet		oui	, ou	cui	องา	0.0
Année d'introduction		1965	1570	19/3	1973	1576

Tab.VIII - Evolutio . caractéristiques des disques IBM à bras mobile.

b) Sur les systèmes à tête fixe (1 tête par piste) le temps d'accès est plus court, car réduit au temps de latence de quelques ms (5 à 20 ms).

La <u>densité radiale</u> est réduite par les dimensions de la têtc, d'où la nécessité d'augmenter le nombre de disques pour obtenir une capacité équivalente aux disques à tête mobile. On parle alors de pile (disc file)de 8 à 12 disques environ écrits sur les deux faces.

L'introduction des têtes intégrées apporterait dans ce cas un gain de 3 de la densité radiale maximale (3 têtes au mm pour les têtes réalisées par photogravure).

La tendance actuelle est de supprimer le caractère amovible des disques afin de réduire les jeux mécaniques qui limitent le progrès concenant les dimensions tête-film. Plusieurs firme, ont mis au point des unités à disques scellées sous atmosphère (Kennedy C° 5300) qui comporten là 3 disques pour des capacités de 14 à 70 M octets. La vitesse de rotation est accrue (3000 trs/mn).

Le tableau IX montre les caractéristiques de 5 unités à disques les plus performantes à l'houre actuelle.

Cependant, ces unités sont trop performantes pour beaucoup d'utilisations, et ne correspondent pas toujours aux besoins plus modestes des miniordinateurs et des "mégaminis" type PDF 1130 et 1170. C'est pour répondre à ce marché que IBM a lancé le premier les "Floppy discs" ou disques souples, alliant le faible coût du support (40 F) à de moins bonnes performances en temps d'accès et capacité.

Disqui Rigicus	HD200(JL)	112201(Fajilaa)	Sive (Kentery)	CDC 9448	3340 (ESH)
Copacité (ileái)	200	ξο	Màb	12 - 64 - 96	30 .
Mp disques	12	2(amicine)	1 à 3(fixu)	2å4(midis)	2à 4.
T. accés (ms)	5/30/55	6,5	43/45	t,3/30	15/25/60.
vit. rold. (io/o)	3600	9.400	3000	3600	Зого.
débit (Fibib/b)	6,4	6,5	8	3,6	7, 1
densité Liter	1600/160	2400/160	2400/440	21100	£56.
Prix (40° Fund)	_	૧૦	10 à 90	20-25-30	

Tab. IX

III.2.2.2 Les disques souples ou "Floppy discs"

Introduits dès 1965 par IBM, ce sont les systèmes les moins chers du marché avec les cassettes, avec 2000 F pour une capacité allant jusqu'à 350 K octets.

Les performances sont moins bonnes car la vitesse de rotation n'est que de 360 tours/mm (la tête frotte sur le support), ce qui réduit la vitesse de transfert à 250 Kbits/s.

Les temps d'accès sont relativement grands (entre 100 et 800 ms) la densité longitudicale est de 1200 bits/cm mais le nombre de pistes est réduit (20 pistes/cm contre 160 sur disques rigides).

Le tableau X rapporte les caractéristiques de trois unités à disques souples les plus per formantes actuellement, et le tableau XI rassemble les caractéristiques des principaux systèmes à disques souples sur le marché.

ນັກງານce ຂາກວຸກຳພ	Capacilifical	Vit Rel (tr/ma)	(int)sixoppii	वेब्डिस (१५४४)	danie hila	Prix.
тын ээчо	400	350	16/ 20 toini	Wo	1280/80	
SD3 (Sogern)	450	360	NO tra (meni	250	1280/20	
S812 (511069727)	Urp - 100	360	ปุ่นร	850 /550	1186/2566/ SiO	3750 F.

Tab. X

Amélioration des performances.

La principale évolution a consisté à quadrupler simplement la capacité en combinant deux moyens :

- a) utiliser 1: deuxième face du disque en adoptant un système d'écriture - lecture à double tête (JBM 3740),
- b) en doublant la densité par un codage judicieux (MFM et GCR par exemple).

La firme Shuggart Associates a multiplié par 8 la capacité de ses disques, portée ainsi à 1,2 Moctets en doublant la densité transversale et en utilisant les deux faces du disque, le facteur 2 manquant revenant au codage double densité.

Сопция	Model	Track-to- Track Access Time [not]	Settle/Lasd Time (tis)	Voltages Required (V)	Formatter/ Controller Provided?	Daity-Chain Capability	Remarks
Advinced Ukatronics Deuga	AED 3103 (Circle 104)	11	40/40	115/230 ac	Yes	, 4 moz.	Dirk system Double density available
Culitorica Camputer Products	140 (Lincis 101)	G	10/1G	115/220 ac 45, 474 dc	No	Unlimited	
Control Date	9464 (Circle 165)	10	10/N.A.	100 or 120 01 220 az 124, 15, -5 dc	A'o	4 max.	Double den- sity available
Distilo Systems	Series 10, Model 12 (Circle 145)	10	10/40	115/230 ac. 15, 174 de	No	4 Dual units, max,	
Digital Equipment Cosp.	RX8, 11 (Circle 154)	10	70/N.A.	115 ≥:	Yes	16 max.	,
Diva	(DF -100 (Circle 124)	G	10/16	115-720 ac 45, 424 de	Yes	Unlimited	Disk system. Uses Celcrimp drive
Feein-Addo	4231 Carcle 127)	4	N.A.	N.A.	NA.	N.A.	
General Systems International	GSI-116 Crele 146)	G	14/35	120 se +24, 15, -5 de	Yes	4 max.	Double ten- sity available
iCom	[0350 2-51 [Circle 110]	10	20/40	115/220 ac	Yes	N.A.	Disk system. Uses Pertec drive
Innover	Medel 210 (Circle 166)	10	10/30	100-137 ac	Yes	8 пъх.	
L'empres	Madel (54 (Circle 125)	10	10/10	110 ec 424, 45, -15 dc	No	No	Non-Itisti compatible drive (375 q av
O-bis Systems	Madel 76 (Circla 197)	6	14/16	110/220 x 45,424 dc	No	4 m.sa.	
For Sei	Mortel 273 (Circle 129)	19, with sculing	0/40	15. 5, 124 de	No	4 max.	Double dea-
Fertee	1 D500 (Cirete 171)	10	20/40	90 130 ac (2 60 Hz, 193) 250 and 90-120 ac © 50 Hz	No	A nıəx.	Double tren- sity a vilable
Heraes	RI:D1009 (Circle 120)	6	24/50	15, -5, 124 dc and either 100, 115, 200, 220 or 240 ac	Yes	4 max.	Double don- sity avoidable
Segum	08 3 (Circle 192)	10	10/N.A.	+24, +5, -5 or -15 de 115/270 ee	Yes (optional)	N.A.	
Shogut Anocistes	SA 00097 (Circle 164)	70 70 Still	8/35	110,720 as 124, 15, 5 de	Yes (optional)	ďm.	Double of in- tity available
	Made. 145 (Circle 139)	3,5	25/30	110 pc +5, +12, -12, +42 rc	Yes loptonal)	No	Double deal tity available
Syles Distronics	7000:0020 (Circle 115)	c	30/30	124, 112, -12 15 da	Yer	4 max.	Double dan- sity evaluable
Yo Data	Flessfile 10 (Guele 177)	N.A.	N.A.	120 ac	Yes	No	Non-1910- compatible drice (100 rpm, 1500 tps mnestics k)
Xelia: Systems	73(P) (Caca: 160)	10 with studing	0/40	110/220 x	Yes	lio	Non-IEM- compatible drive

- Tab. XI: "Floppy discs" ou disques souples.

III.3 Etude comparative -

Le tableau XII donne la comparaison entre les systèmes de moyenne capacité et le diagramme fig. 10 montre la hiérarchie des capacités des systèmes.

Le prix est plus difficile à comparer car il y a des distorsions assez grandes entre les systèmes suivant que l'on tient compte ou non du système complet ou seulement du support de l'information ou suivant que l'on compare le prix au bit ou le prix global.

Ainsi le "Floppy disc" qui est très bon marché (40 F pour 250 Koctets environ), se retrouve être le plus cher des systèmes au coût par bit en incorporant le lecteur. (voir diagramme fig. 10).

On remarquera que la bande magnétique, grâce à sa grande capacité et son faible coût du support, emporte le meilleur critère capacité/ prix de revient.

Conclusion

Avec une gamme de produits bien adaptés aux demandes de l'informatique, les systèmes à enregistrement magnétique, par leur prix, leur fiabilité et leur capacité, se partagent actuellement la majorité du marché des mémoires périphériques à grande capacité.

Mais les nouvelles technologies, ainsi que les procédés d'intégration à grande échelle (LSI) ouvrent la voie à de nouveaux produits qui visent les places extrêmes de la hiérarchie.

Ce sont les mémoires optiques, en haut de la gamme de capacité et de temps d'accès, et les mémoires intégrées, utilisant soit les domaines magnétiques (les bulles), soit les éléments à couplage de charge (CCD) pour les mémoires de performances égales à celles des disques.

DEVICE TYPE	CAPACITY (UNFORMATTED)	RECORDING DENSITY	TRANS IR RATE KBITS/SEC	SOFT ERROR	RELATIVE COST	MEDI
Half-Inch Compatible Tape w/7-Inch Reel (Min Configuration)	100 MBITS	1000 BPI	360 (29 (PS)	10-9	1	7.50
3M Cartridge	22 MBITS	1600 BPI	160 (25 IPS)	10.0	A	13.00
Phillips Cassette	7 MRITS	800 BPI	16 (12 IPS)	10-7	,2.	4.00
Flexible Disk	3 MBITS	3248 BPI	250	10-9	.25	8.00

Tabl. XII

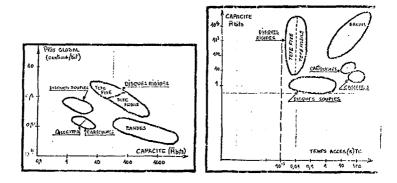


fig. 10 performances comparées des mémoires à enregistrement magnétiques

IV - MEMOIRES A BULLES.

La théorie des domaines magnétiques, appliquée des 1967 par les laboratoires de la Bell Company, par A.H. Bobeck, n'a abouti à des réalisations industrielles que depuis quelques années, et c'est seulement en 1977, dix ans plus tard que les premiers produits arrivent sur le marché et sont déjà prêts à remplacer les disques à tête fixe et disques souples par leurs performances en capacité, temps d'accès, prix de revient, et souplesse d'emploi.

Ce sont des mémoires vives, non volatiles, dont l'encombrement est réduit grâce à la grande densité d'information du support.

IV.1 Principe des mémoires à bulles :

IV.1.1 Les domaines magnétiques

IV.1.1.1 Le matériau :

On utilise une fine couche (50 µm) monocristalline d'un matériau ferromagnétique (orthoferrite ou grenats de fer et de terres rares). Ces matériaux présentent une anisotropie uniaxiale et pe sont magnétisables que dans la direction normale à la surface du film.

IV.1.1.2 Phénomène physique :

- a) en l'absence de champ magnétique extérieur, le matériau se compose de demaines magnétisés dans un sens ou dans l'autre, séparés per des parois (ou murs) droites. Ces domaines ont l'aspect de rubans s'eurou-lant de façon anarchique, résultat d'un équilibre magnétique complexe (fig. 11 a).
- b) si on applique un champ externe H_A dans la direction de facile aimantation, les domaines magnétisés suivant H_A s'étendent, mais ceux polarisés en sens inverse se rétrécissent jusqu'à former des bulles cylindriques (fig 11 b et 11 c). Si le champ dépasse une valeur maximale H_C (Collapse field), le bulle est anihilée (fig. 12).

Les dimensions des bulles et les critères de stabilité sont liés au matériau et, en particulier, aux énergies magnútostatiques des parois. Les grenats sont les plus intéressants car ils donnent une dimension (0,5 à 20 µm) et une stabilité de la bulle pour des variations de champ assez grandes. La fig. 13 donne les conditions de stabilité d'une bulle dans une couche d'orthoferrite TmFeO₂.

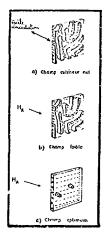


fig.11 : phénomène physique.

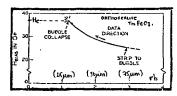


fig. 12 : anihilation d'une bulle.

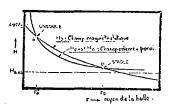


fig. 13 : conditions de stabilité des bulles.

DRIENTATION	HOME DOWNES ALLE MOTES						
TOURNANT	T- BARRES	X-ASSYM	Y-KAHRLS	CHEMPONS			
+	\$ j f j	XX	إنداحة	^^			
-(\$1- ¹ -1-	交交 :	امراجا	∧ ♠;			
1	Ĭţ <u>Ĭ</u>	交交	الملما	今 条			
→	ا-أوا-ا	XX	احهاجا	☆ ◇;			

fig. 14 : déplacement des bulles.

Le champ Π_A de polarisation est statique (aimant permanent) et ne consomme donc aucune énergie. Sa valeur pratique est de l'ordre de 100 Ω (8000 Λ/m).

IV.1.2 Déplacement des bulles

On utilise la propriété des bulles de se déplacer vers les minima du champ perpendiculaire à la couche. On peut moduler celui-ci en créant des champs locaux avec des conducteurs (méthode initiale) ou en utilisant le champ de fuite de motifs magnétiques déposés sur la couche (méthode actuelle).

On dispose des motifs de forme variable (T, I, Y, chevrons) en permalloy (Ni-Fe) de l jum d'épaisseur, qui s'aimantent facilement suivant la direction parallèle au plan du film magnétique. Ces motifs forment un réseau qui guide les bulles. On utilise un champ tournant créé par deux bobines en quadrature et excitées avec deux courants également en quadrature.

La figure 14 montre le mécanisme de transfert d'une bulle pour les principaux réseaux utilisés.

La figure 15 montre le système de bobines orthogonales qui crécnt le champ tournant.

La figure 16 représente le domaine de fonctionnement (formation stable et déplacement) d'un réseau de bulles en fonction de la fréquence du champ tournant.

IV.1.3 Génération des bulles

La présence(ou l'absence)de bulle représente l'information.

La formation des bulles se fait par application d'un courant dans une boucle
qui dédouble un domaine existant servant de réservoir.

La figure 17 montre le procédé de dédoublement d'un domaine.

IV.1.4 Lecture des informations

Les bulles (ou leur absence) sont détectées par un réseau magnétorésistif qui recueille un signal différentiel de quelques mV à chaque passage de bulle. Un réseau d'élargissement des bulles est nécessaire pour augmenter le signal.

La figure 18 montre le réseau de lecture et le signal recueilli par le circuit magnéto-résistif.

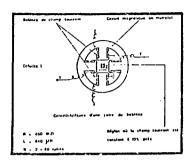


fig. 15 : bobine de champ tournant

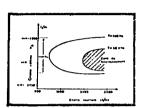


fig. 16 : domaine de fonctionnement pour diverses fréquences du champ.

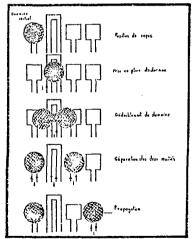


fig. 17 : dédoublement d'un domaine : création d'une bulle.

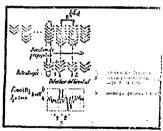


fig. 18 : réseau de lecture.

IV.1.5 Autres fonctions

- a) effacement il se fait par anihilation de la bulle en appliquant un champ supérieur au champ de "Collapse". On peut également diriger la bulle sur une voic inutilisée.
- b) duplication cette fonction permet de transférer les bulles des boucles mineures vers les boucles de lecture et inversement, sans perte d'information de la boucle mineure.

IV.1.6 Structures

. La plupart des circuits réalisés ont une structure sérieparallèle en boucles mineures - boucle majeure, telle que présentée fig. 19

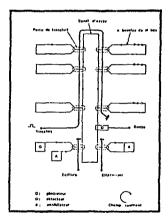


fig. 19 - Structure d'une mémoire à bulles

. le module complet comporte en général tout le système de champs fixe et tournant ainsi que les réseaux d'écriture, lecture et effacement.

le schéma fig. 20 montre une vue éclatée d'un module mémoire.

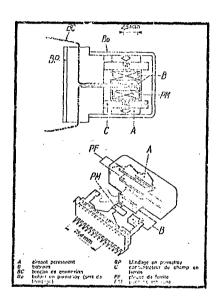


fig.21 : structure d'un module mémoire à bulles.

IV.2 Réalisations:

Les réalisations actuelles sont au nombre de deux à être commercialisées :

- Bell laboratoires (pour ses propres bosoins),
- Texas Instruments TBM 0101 (sur le marché).

Nous examinerons ensuite les études de laboratoires qui constituent les perspectives.

IV.2.1 Bell laboratoires:

a) Module mémoire 68 Kbits en structure registre à décalage (R.A.D).

Bell à installé 4 de ces modules en série (soit 272 Kbits en tout) pour un répondeur automatique de central téléphonique. Cette capacité permet de contenir 12 s de parole et de remplacer un disque qu'il fallait changer souvent à cause de l'usure.

b) Caractéristiques :

- capacité: 68 K bits série,
 dimensions: bulle 3 jun
 réseau 16 jun
 puce 5 x 6 man²
- fréquence de transfert : 24KNz.

Le module de 32 pattes contient tout le système de champs.

IV.2.2 Texas Instruments: TBM 0101:

C'est le seul module disponible actuellement sur le marché, sous forme de carte complète avec le système de contrôle. Cette carte dite "de lancement" coûte 10 000 F pour 92 Kbits complets. Les caractéristiques sont les suivantes :

- capacité : 92 K bits en 157 boucles dc 641 bits 144 boucles utiles,
- dimensions: bulle 5 μm
 réseau 25 μm
 μεσ
 μεσ
 module 25 x 25 x 10 mm³
- temps d'accès moyen : 4 ms
- fréquence de transfert :50 KHz

Le module de 14 pattes contient tout le système de champ et consonne 0.7 W en continu.

Texas Instruments lance également sur le marché un contrôleur de mémoire TMS 9916 permettant de contrôler et de générer les signaux pour 8 modules TBM 0101.

Le prix de lancement du module est d'environ 1 000F et celui de production devrait tomber à 0,2 centimes / bit soit 200 F par module.

Le module est unipuce pour des raisons de prix de revient, car la nécessité d'apparier les puces entre elles pour qu'elles fonctionnent avec le même système de champs, réduit la rentabilité de modules multipuces.

Toutes les caractéristiques de ce module TBM 0101 sont consignées en annexe I.

IV.2.3. Rockwell (laboratoire)

Module de 1 M bits en 520 boucles mineures de 2 047 bits chacune, 8 boucles redondantes (insuffisant).

Les réseaux de propagation sont différents et ont la forme de demi disques tels que présentés fig. 21.

Caractéristiques :

- capacité : 1 Mbits, 1 puce, 520 boucles de 2047 bit. 512 utiles,
- dimensions : bulle 1,8 µm
 - réscau 8 jun espacés de 1 jun - puce 10 x 5,5 mm²,
- fréquence de
- transfert : 300 KHz
- prix prévu 0,05 contimes/bit,

Ce produit est prévu en série pour les années 80.

IV.2.4. Développement IBM

Comme pour tous les systèmes, les progrès sont orientés vers l'augmentation de la capacité des modules, critère permettant de réduire le coût/bit.

Les dimensions des réseaux sont relativement grandes comparées au diamètre des bulles à cause des phénomènes de couplage par proximité entre réseaux, qui risquent de perturber la propagation et la stabilité des bulles.

states to a consponse Secrety, surroung retrievance measurements and refers to example, when the hand that of the relation to the stated in face of measurements and the state to example, the problem was allow receiby? Somes of bars of gradually decreasing lengths of which body the first can as shown.

fig. 21 : Structure du réseau Rockwell.

C'est ainsi que LIN, ALMASI et KEEFE, des laboratoires IBM, ont fait des essais de propagation et de transfert sur des domaines de 1 pm avec des réseaux de disques contigüs de 4 à 3 pm. Le film de grenats était réalisé par implantation ionique, qui réduit les risques de défauts empêchent les bulles de se propager.

La densité est alors quatre fois supérieure et atteint environ 500 Kbits/cm², voire même 20 Mbits/cm² vers 1980, c :c des tolétances plus grandes au niveau de la fabrication (plus d'espace entre réseaux).

Enfin, le nouveau procédé proposé par IBM (E. Pugh) est le réseau de bulles (ou Bubble Lattice Device) tel que présenté fig. 22 et qui apporterait un facteur 10 dans la densité. Ce procédé permettrait de rapprocles bulles à près d'un jum l'une de l'autre, car les forces entre rangées pleines de bulles guident celles-ci comme s'il y avait un réseau permalle La propagation se fait par influence dans un sens ou dans l'autre mais pos des problèmes complexes qui ne pont pas tous résolus. La densité plus grande serait enfin obtenue aux dépens d'une fabrication plus coûteuse (8 niveaux de masque au lieu de 2).

IV.2.5. Perspectives

Le tableau XIII consigne les perspectives des performances des mémoires à bulles (document IBM).

IV.3 Limitations actuelles et perspectives d'évolution :

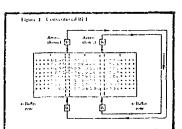
Les limitations actuelles viennent principalement du faible rendement du matériau magnétique (bulles dures) qui entraîne le coût élevé de ces modules, coût trop élevé pour concurrencer réellement les disques souples et tête fixe.

Le nouveau procédé par implantation ionique (suppression des anisotropies locales) devrait permettre un meilleur rendement, donc des surfaces de matériau plus grandes et une capacité accrue, d'où un prix plus bas.

Le second hace cap est la limitation de la vitesse de transfert (2 000 cm/s max.) et de la fréquence de rotation du champ (300 KHz max.). Le taux de transfert est donc relativement réduit (50 Kbits/s).

Cependant, ces mémoires ont une grande densité d'information (1 Mbits/cm² en 78) et une non-volatilité de l'information qui, alliées à une fabrication très aisée (2 niveaux de masques) représentée fig. 23, compensent largement les inconvénients actuels de cette technologie. Le diagramma (fig. 24) montre la place relative des mémoires à bulles concernant la capacité et le prix.

On remarquera que, contrairement aux systèmes à enregistrement magnétique, le coût/bit re varie pas en fonction de la capacité grâce à la modularité de cette technologie.



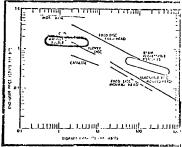


fig. 22 : structure de bulle en treillis.

fig. 24

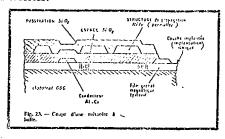


fig.23 : coupe d'une mémoire à bulle.

Chair tristes	1975	19/8	Aug V. 3	
Probles return)	4-G	7-3	<1	
Decoty thitrin?	in?i 10 ^d ID ¹		> 103	
Sports data and (MHz) probability (mM)	0.1 - 0.25 10	{	>1	
Austresisting 10 ⁶ 10 ⁷		104	10 ⁶ - 10 ¹⁰	
Storay, ordina	garnet	garnet	garret ##serpt-pos fil,n	
Lathography	eptical	epiteal, conformatic printing	optical, confirmable printing election term X toy	
Device configurations	1 tiar	gapless T-bar	opten I bar Untiggon disk bubbir latire	
Application es a n _e tes	F175 system ca'culator	space flefa recenter main mentary extension	targe file orta loce	
Congretation	CCO, FET	CCO BLAMOS fored tread dicks and dicinis	COD BLANOS noon 2 head daks	

V - MEMOIRES A TRANSFERT DE CHARGES (CCD).

Depuis leur conception par Boyle et Smith en janvier 1970, les dispositifs à couplage de charge ont subi une grande évolution liée aux technologies de plus en plus poussées des procédes d'intégration. La densité très grande d'information (10⁶ bits/cm²) et la facilité de leur réalisation (structure MOS), leur donne une place de choix pour remplacer, aux côtés des mémoires à bulles, les disques à tête fixe et disques souples. Leur vitesse de transfert supérieure au MHz (1 à 100), leur donne un atout nécessaire pour compenser la volatilité de l'information.

V.l Principe de la mémoire :

V.1.1 Le point mémoire :

Il est constitué par un certain nombre d'électrodes (2 à 4) ayant les fonctions de maintien et de transfert de la charge, et d'isolement entre cellules (fig. 25).

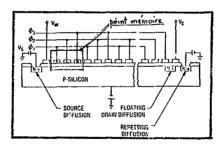


Fig. 25 : constitution d'un point mémoire CCD.

V.1.2. Fonctionnement :

Les mémoires sont constitués d'un réseau de capacités MOS réalisées par des électrodes métalliques disposées sur une couche d'oxyde SiO₂ continue d'environ 1200 A° d'épaisseur, elle-même déposée sur un substrat de silicium type P (initialement type N) pour une mobilité plus grande des porteurs.

En appliquant aux électrodes reliées deux à deux (ou trois à trois suivant le nombre de phases comme sur la figure 26), des potentiels différents en séquence, on peut stocker et déplacer les charges minoritaires d'une électrode à une autre (figure 26).

L'information est écrite par un apport de charges minoritaires dans la zone de déplétion créée par une tension négative (type N) appliquée à us électrode.

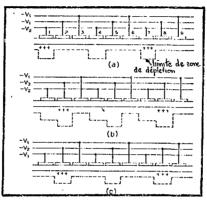


Fig. 26 Principe du déplacement des charges (Boyle et Smith, 1970, BSTJ).

Cette charge est généralement induite pour les mémoires en faisant conduire une jonction PN située au départ des électrodes de mémorisation. Elle est lue ensuite par récupération (fig. 27 et 28).

V.1.3 Structures:

Les mémoires CCD, de par leur principe, sont des mémoires à aucès séquentiel (R.A.D.).

Leur principale limitation vient de l'inéfficacité du transfert des charges, qui est de l'ordre de 10^{-3} à 10^{-5} , et qui dépend de la fréquence de transfert. Il est donc nécessaire de reformer l'information toutes les 100 ou 10 000 cellules suivant l'inéfficacité. Ce sont des mémoires dynamiques, volatiles, qu'il faut régénérer et alimenter sans arrêt (constante de temps de quelques secondes maximum).

Pour pallier ces inconvénients et pour augmenter la vitesse d'accès

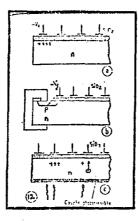


fig. 27 : génération des charges,

a- par avalanche,

b- par jonction PN

c- par éclairement.

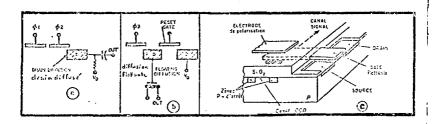


fig. 28 : Récupération des charges en lecture

a- senseur de courant,

b- ampli à diffusion flottante

c- ampli à grille flottante

on distingue trois types de structures de mémoire (fig. 29).

- le registre série : limité à 104 bits sans régénération,
- le registre serpeutin : mise en série avec régénération de plusieurs R.A.D. Consommation assez grande car l'information circule à F horloge. Et le temps d'accès est proportionnel à la position dans le registre (fig. 29a),
- le <u>registre série-parallèle-série</u> (SPS) contenant plusieurs boucles parallèles et deux boucles série d'entrée-sortie (fig. 29b),
- le <u>registre à adressage de boucle</u> qui offre le meilleur compromis temps d'accès aléatoire aux boucles mineures et consommation car une seule boucle travaille à la fréquence maximale (fig.29c).

Le tableau XIV montre les différentes caractéristiques des mémoires en fonction de la structure adoptée, pour une même capacité.

Characteristic	Serpenting	5 trafe profilel penal	Lese addressable EGAS
Caperay (bits)	16,3%	16,384	16,334
Degenization	256 x 16 x 4	4,036 x 4	178 x 37 x 4
Access time, (a) 5 fdHz)	51.7 µs	819.2 µs	25.5 μs
Power dissipation (m27)	400	150	250
Temperature runge (°C)	0 85	0 ~ 70	0 - 55
Relative chip area	1.0	0.9	1,1
Clark three requirements (pF)	1,000 1,000	1,000 40	100 15
Relative cost	1.0	0.8	1,1

Tab. XIV : Comparaison des différentes structures.

V.2 Réalisations et performances :

Jusqu'en 1976, les réalisations avaient comme objectif une capacité allant de 4 à 16 Kbits par module avec des structures diverses.

V.2.1 Réalisations :

a) Intel 2416: un module 16 Kbits pour 300 F (2centimes/bit)
64 R.A.D. de 256 bits chacun.

fréquence de transfert : 1 Mbits/s temps d'accès : 200 ps.

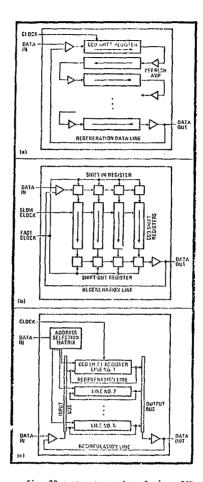


fig. 29 : structures des mémoires CCD, $\begin{array}{c} \mathbf{a} - \text{ serpentin} \\ \mathbf{b} - \text{ SPS} \end{array}$

c- à adressage de boucles.

 Bell Northern: commercialise un module 16 K ayant les mêmes dimensions qu'une RAM 4K.

Organisé en 4 x 4 K, le module conscume 20 µW/bit à 10 MHz et 4 µW/bit au repos (régénération scule).

c) Dans les grandes capacités : RCA a réalisé un tambour composé de registres CCD simulant les pistes. Les caractéristiques comparées des deux techniques sont consignées sur le tableau X chacune des pistes comporte 16 Kbits sur une surface de 5,6 x 6 mm². Chaque bit a une surface de 625 μm².

	Drum	Louis Commons
Texts (Loc)	256	1,004
Brys neu vereix (net)	32,768	B,192
Diaz rato	2 MHz	2470
Access time (max),	16 ms,	4 mi,
factross)	8 ms	266
Usalise contacity	8,388,698	8,008,608
Volunc	3 cubic (set	1/3 cobic foot
#.deht	125 pounds	Myssensis
Power	300 W	5 W operating.
		2 Vastundby

Tab. XV : Caractéristiques comparées d'un tembour magnétique et d'un "tambour" CCD.

IBM étudie une mémoire ayant une fréquence de 32 Ñ bits/s et un temps d'accès inférieur à 500 µs.

V.2.2. Performances actuelles

En 1977, les objectifs ont changé et les capacités courantes sont maintenant de 64 Kbits par module.

Truis fabricants ont lancé sur le marché de tels modules, dont les caractéristiques sont consignées sur le tableau XVI ; le prix de vente actuel pour le module Fairchild est de 660 F et pour le module TNS 3064 de 1000 F.

Fabricant	Туре	Organisa- tion interne	Nombre d'horloges externes	Fréquences des données max. (en MHz)	Fréquences des don- nées min.	عرs d'accès moyen (au 1" bit)	Tensions d'alimentations (en volts)
Maemonics	MN 2.5	16 registres adressables de 4 K	10	5	1 MHz	400 µs	7, +5, +12
Texas Instruments ,	TMS 3064	16 registres adressables de 4 K	2	5	190-KHz 1 14 HZ	500 µs	5, +5, +12 ·
Fairchild	CCD 464	16 registres adressables de 1 K	2	5	1 MHz	ELO ps	—Š, +5, +12

Tableau XVI. Caractéristiques principales des modules 64 Kbits.

Les caractéristiques complètes ainsi que les schémas du module Fairchild F 464 sont reportés en annexe II. Le module est un boîtier D.I.L. 16 pattes consommant 400 mW à 5 MHz et moins de 70 mW au repos (régénération seule).

V.3 Limitations et évolutions :

Le principal défaut de ces mémoires est la volatilité de l'information qui oblige le rafraîchissement de cellos-ci à une fréquence minimale de transfert. La puissance minimale est donc relativement grande.

De l'autre côté, la fréquence maximale est limitée par l'inefficacité de transfert ξ , qui impose de régénérer les charges au bout d'un certain nombre de transferts (100 à 10 000).

Enfin, des progrès sont prévisibles en ce qui concerne la densité d'information, grâce à une diminution de la surface d'un bit (200 μ/m²) par des procédés d'intégration plus précis.

Le tableau XVII montre l'évolution des caractéristiques pour les années 1980, avec une prévision de 10^6 bits/cm² et une capacité de 384 Kbits par puce de 300/300 mils soit 7 x 7 mm².

	Celi sur Bit d-resity	la rolmud	fishere Kitanini di			
Technology	(usd4)	(bits/n:d/)	200 by 200 and thap 300 by 300 and thap		hegernay ()	
Future hot, day ity CCD	0.16	6.75	128	384	4.	
Serial CCD (parallel flow)	0.32	2.125	64	192	١ ،	
Serial CCD facy; mine flowl	0.64 .	1.56	33	96	,	
MOS RAM (p. et area), in channel, and selection on suppliere!	1-6	1 - 0.15		16	10	
Dipolar HAM (111 and ("L)	2 - 12	0.5 - 0.07	ļ 1	4	20	

*Figures in this gularity express ratio of each technicapy's from to the serial CCN from

Tab. XVII: Evolution des densités d'information des CCD comparée aux autres technologies.

V.4 Comparaison avec mémoires à bulles :

Ces deux technologies sont en effet très faciles à comparer pour bien des raisons.

Issues du même laboratoire (Bell Company) au début de la décennic, elles utilisent les mêmes procédés de fabrication et bénéficient toutes deux des mêmes progrès technologiques dans le domaine de l'intégration à grande échelle.

La commercialisation des deux produits s'est faite à peu près en même tempt, avec une légère avance pour les CCD (dûe aux techniques de fabrication des MOS). Mais la densité et la capacité offerte sactuellement pur les bulles sont légèrement supérieures (92K contre 64K).

Les divergences entre ces deux produits, qui coûtent le même prix à l'achat, tiennent donc essentiellement à :

- nature de l'information qui est volarile pour les CCD, mais permanente pour les bulles,
- vitesse de transfert qui est beaucoup plus rapide pour les CCD (jusqu'à 100 Miz en 1980) que pour les bulles (100 à 300 KHz),
- puissance consemmée : elle est supérieure pour les CCD qui doivent être sans arrêt régénérées à une fréquence minimale de 1 MHz envis
- densité d'information : la surface occupée par un bit est plus grande pour les CCD (100 μ m²) que pour les bulles (5 μ m² prévus en 1980).

Les courbes présentées fig. 30 donnent les perspectives d'évolution comparées des deux systèmes à bulles et CCD jusqu'en 1982. On remarquera les mêmes pentes d'évolution avec un avantage certain pour les bulles malgré tout (densité, coût).

La grande différence réside donc dans la vitesse et la volatilité de l'information qui décideront des applications respectives, avec probablement une restriction pour les CCD à des mémoires très près des calculateurs à cause de leur volatilité.

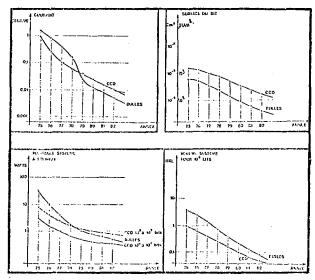


fig. 30 : Evolution et perspectives comparées Bulles et CCD.

VI - MENGIRES OF MASSE : PROCEDES OPTIQUES :

An sommet des mémoires à grande capacité, on trouve sans aucun doute les procédés optiques tels que mémoires point par point, mémoires holographiques et mémoires à faisceau d'électrons (BEAMOS).

Ces mémoires en sont toutes à peu près au même point : celui des réalisations spectaculaires à l'échelon de prototypes et de laboratoires. Toutes les recherches sont faites sur les matériaux qui permettraient à ces systèmes de travailler en mémoires vives. Dès que ce pas sera fraachi, d'ici quelques années, l'arrivée sur le marché de ces technologies bouleversera les conceptions actuelles du stockage grand-capacité.

VI.1 Mémoire optique point par point :

Ces mémoires ont pour but de remplacer le magnétoscope à bander par le vidéescope à disques, procédé bien meilleur marché, donc accessible au grand public. En effet, la technique de gravure et de duplication est identique à celle des disques 30cm audio.

VI.1.1. Principe: il utilise la faible dimension de la tache de diffraction d'un faisceau laser pour graver une pellicule photosensible haute résolution déposée sur un disque. Les dimensions de la tache, de l'ordre de l pun de diamètre (fig.31) permettent une très grande densité d'informations pour un support à haute résolution (106 à 107 bits/cm²). Cette densité est équivalente à cell des mémoires à bulles, mais reproductible sur des surfaces beaucoup plus grandes (quelques dm²).

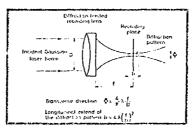


Fig. 31 - Principe de base du stockage bit/bit.

V1.1.2 Lecture :

La lecture de l'information se fait par conversion électrooptique sur un photo-détecteur.

Le montage de principe d'une mémoire optique point par point (bit/ bit) est représenté fig. 32.

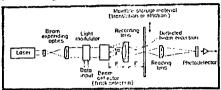


Fig. 32 : montage de principe d'une mémoire pt/pt.

VI.1.3 Réalisations :

La plus spectaculaire est sans aucun doute le vidéodisque, qui apporte une nouvelle dimension à l'audiovisuel, en permettant d'enregistrer sur un disque 30 cm, 25 à 30 mm de programme TV couleur, au prix d'un disque stéréo de qualité.

Le disque comporte une spirale continue au pas de 2,5 µm, chaque piste portant une image, et le disque tourne à 1500 trs/mn (25 images/s). La capacité du disque est d'environ 40 · 10 éléments d'information, enregistrés sous forme de microcuvettes modulées en dimension et reproduisant la fréquence instantanée du signal. La structure d'un disque vidéo est présentée fig. 33.

L'accès à n'importe quelle image est obtenu par déplacement du faisceau lumineux en quelques ms et le débit de l'information est de 5 $\overline{\rm Mbits/s}$ environ.

Cependant, le gros inconvénient de ce système pour l'informatique est que la lecture seule est possible (ménoire morte).

Des études ont été faites pour résoudre ce problème d'écriture/ lecture réversible. Des essais ont été réalisés sur un film magnéto-optique de Mn Bi (Manganèse-Bismuth).

VI.1.4 Le disque magnéto-optique :

a) Principe: en portant un domaine magnétique orienté statiquement au-delà de son point de Curie (360°C), on peut inverser son orientation si on lui applique un champ local inverse quand il refroidit.

On utilise un pinceau laser haute intensité pour chauffer les domaines enguétiques, et l'inversion ou non de l'aimentation constitue l'information. Le domaine a caviron 4 µm².

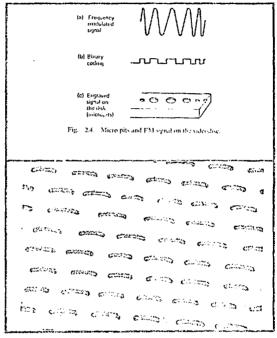


Fig. 33 : Principe et structure de l'information sur vidéodisque.

La <u>lecture</u> s'effectue par réflexion ou transmission en utilisant les propriétés magnéto-optiques avec un faisceau laser plus faible.

 λ' effacement so fait compa pour l'écriture mais en sens inverse (fig. 34).

Noneywell a mis au point un tel système eyant les performances suivantes (tableau XVIII).

Ce type de mémoire est à accès purement série et s'adresse particulièrement aux méthodes audiovisuelles par sa grande capacité de stockage e son faible prix.

Bit diameter	מון (
Write laser power	5-10 mW entering focusing lens
Write magnetic field	< .400 Oc
Frase laser power	5 10 mW
Erase magnetic field	700 Oc
Film temperature	Room temperature (20°C)
Read-out laser power	< 3 mW entering focusing lens
Read-out signal noise	> X -
Write pulse width	O.i 1 ps
Read-out hand width	1 MHz

Tab. XVIII : Performances d'une mémoire point par point sur film magnétooptique réversible Mn Bi

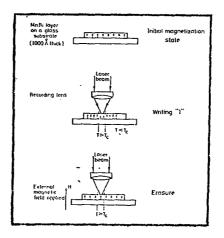


fig. 34 : méthode d'écriture et d'effacement sur film Mn Bi.

On lui préfère, pour les applications en informacique, le stockage holographique plus sûr et à accès aléatoire des blocs d'informations.

V1.2 Stockage holographique:

Les mémoires optiques à accès aléatoire utilisent ce procédé qui procure une redondance de l'information et la stigmatisme de l'image restituée.

Le principe de l'enregistrement holographique consiste à enregistre sur un film photosensible les franges d'interférences entre un faisceau cohérent laser de référence et le même faisceau réfléchi par un objet (ici une matrice d'informations). Le document mémorisé ainsi comporte les informations d'amplitude et de phase.

VI.2.1 <u>Le principe</u> d'une mémoire holographique, proposé dès 1967 par Smith et Gallaher, avec une organisation par pages (fig. 35) permet une grande densité d'informations.

Pour un plan comportant M pages, de N bits la capacité est $C=M\times N$, soit pour des valeurs courantes de $M=10^4$ et N = 10^4 (100×100) . $C=10^8$ bits sur une surface de 200 cm² soit 0,5 10^6 bits/cm² (le bit a quelq μ m² de surface pour des raisons de rapport S/B).

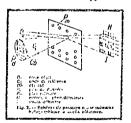


fig. 35 : Principe d'une mémoire holographique par pages.

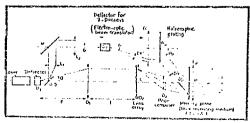


fig. 36 : Principe d'une mémoire holographique tridimensionnelle.

VI.2.2. Stockage en volume :

Pour augmenter la densité d'information, on peut utiliser descristaux épais et enregistrer les hologrammes dans le volume en changeant légèrement l'angle d'incidence du faisceau de référence. Si 100 plans sont superposés, la capacité devient alors :

$$C = M_v N_v P = 10^{10} \text{à } 10^{11} \text{bits.}$$

Le principe de l'enregistrement tri-dimensionnel est indiqué fig. 36.

Cos mômoires ont donc dos possibilités extraordinaires en capacité $(10^{11} {\rm bits})$, en vitesse de transfert $(10~{\rm a}~100~{\rm M}~{\rm bits/s})$ et en temps d'accès (quelques ms pour accéder à une page quelconque).

Pourquoi n'ont elles toujours pas vu le grand jour ?

VI.2.3. Recherches et développements :

De nombreux procédés entrent en jeu dans ce type de mémoirc et des études technologiques et techniques sont nécessaires pour les rendre opérationnelles :

> VI.2.3.1. <u>Problème du matériau</u> support de l'information, qui soit réversible, sensible et non volatile.

> > Les matériaux nouveaux tels que le Linb03 dopé au fer (Niobate de lithium) ou l'oxyde de Bismuth Silicium (BSO) de formule Bil2 Si O20, semblent apporter une réponse satisfaisante mais non idéale. Les courbes fig.37 montrent les réponses de ces deux matériaux à l'écriture et à la lecture, qui sont soit trop volatiles à la lecture, soit pas assez sensibles à l'écriture, mais ils possèdent des résolutions très bonnes.

Le tableau XIX donne les caractéristiques des principaux matériaux électrooptiques utilisés.

VI.2.3.2. <u>Déflection tridimensionnelle du faisceau laser.</u> Des études sur les possibilités électrooptiques des cristaux anisotropes sont faites pour trouver des déflecteurs analogiques ou digitaux de meilleure séparation et plage d'utilisation. Les déflecteurs les plus performants actuellement peuvent balayer 1000 positions

avec un temps d'accès de 10 us.

VI.2.3.3 <u>Le composeur de pages</u> doit pouvoir charger l'information sous forme matricielle et la transmettre par une modulation de transparence. On utilise un matériau électrooptique réceme découvert, le PLZT qui a la propriété de modifier sa transparence en fonction d'un champ électrique appliqué. L'hologrammest donc la transformée de Fourier de la transparence du réseau composeur. Mais la sensibilité de ce matériau est fai et le temps de composition est donc long.

VI.2.4 Conclusion:

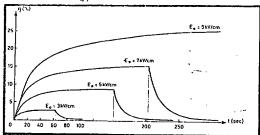
Moyennant des améliorations technologiques principalement au niveau des matériaux électrooptiques, les mémoires holographiques pourraitrouver une application prochaine dans le stockage à grande capacité (10¹¹biavec des temps d'accès de quelques µs (10 µs) et des débits d'information de plusieurs Ñ bits/s (100 Ñ bits max.).

La fig. 38 rappelle les principales performances des systèmes optiques en laboratoires.

	Mode d'acres	Format de matrices da stackage	Dem-li de slockaga démentite	PORts Enregistroment; Potare Marair
Stockage	séquentief	Disque en Iolation	107 à 10° bits/em²	10
bit par cit	séquentie!	Film on translation	10° Lit/cm²	10 à 250
Stockage	pléatgiro	Plaque fixe	2.10° bityem?	10
holographique	séquantiel	Film ; en translation	5.10° 3.10° bits/cm²	400 a 1 000
Stockage Irelographique Hidim-Visionnet	aléatoire	Culie photosensible	10° 5 10° bits/cre²	10 à 100

Fig. 38 : performances en laboratoires des mémoires optiques.





-- Cycles inscription-effacement optique dans $\mathrm{Ri}_{12}\mathrm{SiO}_{22}$ pour différentes valeurs du champ appliqué E_0 (épaisseur du cristal : 10 mm; $\lambda \sim 514$ mm). Puissance incidente : 245 $\mu \mathrm{Wycm}^2$, rapport de faisceaux : m = 0.7, franges : $\Lambda \approx 3$ $\mu \mathrm{m}$.

Effacement optique eclarage uniforme

5%.

Effacement coherent

S⁻¹ ≈ 200 mJ/cm⁻²/η=1%.

Cycle inscription effacement

LiNbO₃ - Fe 0,015%.

α ≈ 2 cm⁻¹

- Cycle inscription effacement coherent dans LiNbO₃-le**: 0,015%.

(epaissour du cristal : 3 mm; λ = 514 mm).

fig. 37 b)

fig. 37 a)

Les différents matériaux électro-optiques photosensibles utilisables pour l'enregistrement holographique

Matériau	S ⁻¹	Stockage To	Remarques
LiNbO ₃ Fe+2	200 mJ/cm ²	100h>-qq mois	qualité optique haute résolution
BSO BGO	300 µ J/cm²	30h	qualité optique houte résolution
KTN	200 µJ/cm²	10h	qualité faible
SBN	1mJ/cm²	. 1h	qualité faible
КИРО3	10 m J /cm²	1 sec.	qualité faible
Pl.ZŢ	10 J/cm²	99 années	sensibilité faible résolution limitée

Tab. XIX

VI.3 Mémoire à faisceau d'électrons (BEANOS).

Ce procédé, développé essentiellement pour l'armée, a été expérimenté en laboratoire et offre des possibilités très prometteuses de stockage de masse par sa grande densité d'informations.

Le principe en est résumé sur la fig. 39.

Le support mémoire est un cristal de silicium P dopé N en surface et recouvert d'une couche d'isolant ${\rm SiO}_2$ supportant une électrode d'aluminium.

- VI.3.1 Ecriture Le faisceau d'électrons accélérés à 10 KeV sur le point mémoire crée des paires é trous dans le silicium. En appliquant une tension positive entre l'électrode et le silicium N, les électrons mobiles laissent des trous minoritaires non recombinés, piégésprès de l'interface Sio₂ Si_N.
- VI.3.2 Effacement On applique une tension négative entre l'électrode et le silicium et quand le faisceau d'électrons est appliqué, on recombine les trous et les électrons créés.

I Jonction est de 100 pour un "0"

I faisceau de 1400 environ pour un "1".

- VI.3.4. Rafraîchissement II faut récrire l'information toutes les 20 lectures car les charges se recombinent partiellement à chacune d'elles. Cette mémoire vieillit car en un mois à 20°C, 20 % des charges se recombinent. Une panne d'alimentation ne supprime pas l'information.
- VI.3.5 Réalisation et évolution Des tubes de 32 Mbits ont été réalisavec 30 µs de temps d'accès aléatoire et un débit de 10 Mbits/s.

 La densité est telle que 32 Mbits tiennent dans 9 cm² soit 3,7 Mbits/cm².

 Le prix de revient prévu est de 0,1 centime/bit.

Ce type de mémoire est étudié par les compagnics Ceneral Electric qui a réalisé le prototype ci-dessus, IBM, Micro-bits et le Stanford Research Institute. La rentabilité de ce système n'est bonne que pour de très grandes capacités.

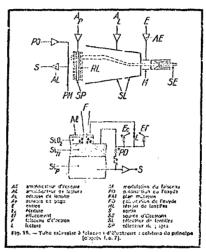


Fig. 39 : Principe d'une mémoire à faisceau d'électrons.

VII - CONCLUSION

Comment évolueront ces différentes technologies dans les dix prochaines années ? La question est sur les lèvres des concepteurs comme des fabricants.

La Société MacIntosh Consultants de Londres, a réalisé une étude prospective sur le sujet en février 1977 pour les industriels et concepteurs du monde entier.

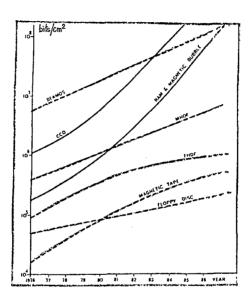
C'est dire l'intérêt et les questions que se posent ces deux partís afin de prévoir les directions les plus judicieuses à prendre dès maintenant pour serrer au plus près le marché.

Il paraît important de souligner que le "leit motiv" de toutes les technologies est l'accroíssement de la densité, dans le but de réduire à la fois le coût et les dimensions, pour permettre une plus grande modularité. Ensuite viennent les temps d'accès et vitesse de transfert.

Le tableau XX montre l'évolution prévisible de la densité et les diagrammes fig. 40, 41 et 42 offrent une comparaison coûtcapacité, capacité-temps d'accès et temps d'accès-coût des différentes technologies abordées dans cet exposé.

A la vitesse où évoluent les progrès technologiques et techniques, on peut se demander où s'arrêteraient les densités d'information dans l'expectative d'un phénomène de mémorisation au niveau submoléculaire.

Comme notre propre capacité de mémoire du cerveau est bien loin, avec ces 10⁹ bits en tout et pour tout! Mais la force de celui-ci réside dans le fait que le calculateur qui gère cette mémoire est à apprentissage et n'a donc pas besoin de plus de capacité. Voici un autre domaine de la recherche qui pourrait modifier l'informatique : le calculateur à apprentissage.



Tab. XX : Perspectives d'évolution de la densité des différentes technologies.

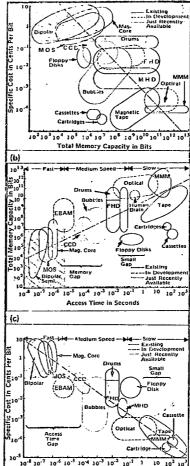


fig. 40

fig. 41

fig. 42

(a) Cost as a function of memory capacity. (b) Memory capacity a a function of access time. (c) Cost as a function of access time. MOS: Modal-Oxida Sonitronductor; COD: Charge-Gouphel Overiest; EDAM: Electron Beam Accessed Memorins; FHD: Fixed Head Disks; MMM: Magretic hass Memory (magnetic tape automated bisray).

Access Time In Seconds

Bibliographie

III. Mémoires à enregistrement magnétique .

- 1. La Recherche, Vol. 6 p. 541, Juin 1975.
- 2. D. Randet. Techniques de l'Ingénieur, feuille H 1254.3.6.
- 3. J.P. Lazzari Colloque IRIA, Nov. 1974 p. 63.
- 4. H.M.C. Lutz, D. Dartigues, Colloque IRIA, p. 78.
- 5. P. Laborde, D. Dartigues, Colloque IRIA, p. 37.
- 6. P. Begue, Bandes et disques, Techniques de l'Ingénieur H 1500.6.
- 7. L.C. Hobbs "Low cost tape devices", Computer, Mars 1976.
- 8. Ahoagland "Magnetic recording storage". Trans. on comp. Dec. 1976.
- 9. A.J. Kolk "Low cost rotating memorics". Status and future: computer.
- J. Backler "Low cost data storage. Multiple options, hard choice" Digital design, Juin 1976
- 11. Electronics, Juin 1977 "Disks hold 70 Mbits"

IV. Mémoires à Bulles .

- G. Bonnes, LETI Rapport CEA R4589 "Contribution à l'étude des portes logiques à domaines magnétiques".
- W. Myers Consultant, "Current developments in M. Bubble technology, Computer août 1977.
- 3. E.A. Torrero "Bubbles rise from the labs." IEEE Spectrum Sept. 1976.
- 4. J.E. Juliussen "Bubbles". Technical article, Electronics Août 1977.
- 5. D. Randet "Technologie des mémoires" Techniques de l'Ingénieur H1254.
- 6. Wang et Yue "Data Organization in M.B. Lattice File" IBM J.R.D. Nov.1976.
- B.J. Lin "Deep UV comformable contact photo-lithography for bubble circuits" IBM J.R.D. Mai 1976
- 8. A.H. Bobeck "Properties and device applications of magnetic domains in orthoferrite.
- 9. A.A. Thiele Theory of cylindrical magnetic domains, BSTJ, Déc. 1969.

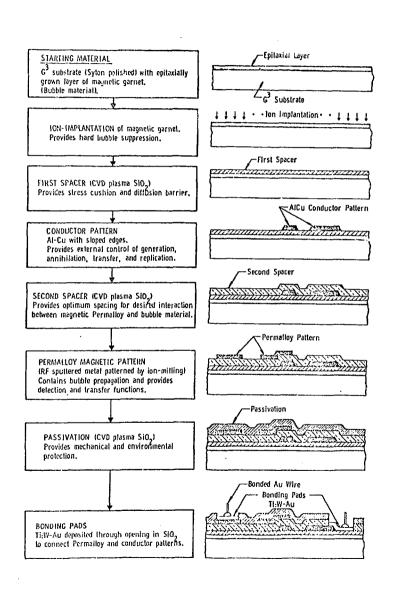
V. Mémoires à couplage de charge.

- G. Panignahi Burroughs Corp. CCD memories for computer systems.
- Boyle et Smith Charge coupled semi conductor devices BSTJ Avril 1970, p. 587-593.
- ~ G.F. Amēlio Tompsett et Smith Experimental verification of the CCD Concept ~ BSTJ Avril 1970 p. 593-600.
- ~ L. Altmann CCD devices move in on memories and analog signals Electronics Août 1974.
- Benwill Computer memory technologies Digital design Août 1977
- C. Battarel Comparaison entre les nœuvelles technologies de mémoires Bulles et CCD, Colloques IRIA 1974
- J. Backler Advanced memory technologies D. Design Oct. 1975
- Electronics "65 K RAM locms large but CCD and bubbles are iffy' ".

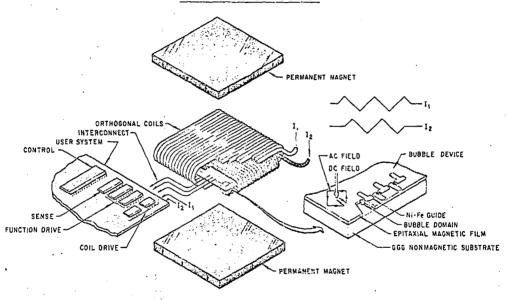
 Janv. 1977.
- Toute l'électronique Oct. 1977, Enquête sur les mémoires.
- A.S. Grove Physique et technologie des dispositifs à semi-conducteurs Dunod.
- Documentation technique T.1. et Fairchild sur les mémoires 64K.

VI. Mémoires optiques .

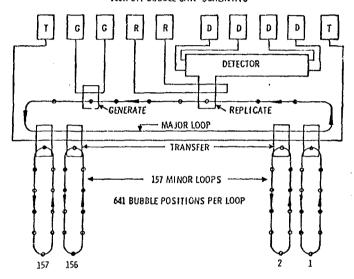
- J P Huignard et al. "Optical systems and photosensitive materials for information storage" Revue technique Th. CSF.
- J P Huignard et al. "Les matériaux électro-optiques photosensibles pour le stockage holographique d'informations" Revue technique Th. CSF, Vol. 8 n° 4, Déc. 1976.
- J P Huignard et Spitz "Mémoires optiques" Techniques de l'Ingénieur.
- D. Randet Mémoire à faisceau d'électrons. Techniques de l'Ingénieur H 1254-12.
- A.S. Grove Physique et technologie des dispositifs à semi-conducteurs.
- Hugues W. A semi conducteur non volatile, E.B.A.M.M. (Electron beam accessednass memory) IEEE Proc. 63 n° 8, Août 1975, p.1230-12



MAGNETIC BUBBLE MEMORY OPERATION



ELECTRONIC FUNCTIONS OBJECTIVE MAGNETIC BUBBLE MEMORIES 100K BIT BUBBLE CHIP SCHEMATIC

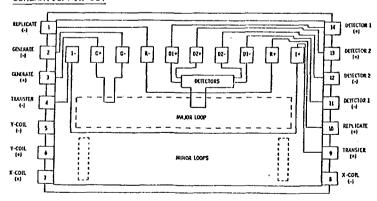


- 92,304 bits
- Serial/parallel organization
- High density
- Non-volatile/removable
- · Solid state/no moving parts
- Low power consumption
- Single chip package
- · Self contained magnetics

DESCRIPTION

The TBM 0101 is a 92,304 bit non-volatile bubble memory in a single chip 14 pin package. The package includes the chip, two coils to provide the rotating magnetic field, a permonent magnet, and a magnet shield to protect the data from external fields. Chip architecture is major loop/minor loop. Data is written into and read out of the major loop; data is transferred to minor loops for storage. The resultant memory is serial input/output with random access to a page 144 bits wide. Bubble control functions, i.e., generate, transfer, replicate, and detect, are accomplished by providing current pulses. Applications include microprocessor coupled systems such as terminals and calculators and replacement of existing rotating disk memories i.e., fixed head and floppy.

SCHEMATIC/PIN OUT



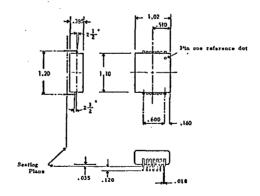
TENTATIVE DATA SHEET

DEVICE CHARACTERISTICS

Minor loop total	157
Minor loop usable	144
Minor loop length	641 periods
Useful capacity	92,304 bits
Operating frequency	100 KHz
Average access time	4.0 ms
Average cycle time	12.8 ms
Data rate	50 Kb/sec
Bias margin	8 Oersteds
Operating temperature	0 to 70°C
Non-volatile storage range	-40 to 85°C

Package size Weight Shielding capacity 1.0 x 1.1 x 0.4 inches 25 grams 40 Oersteds

MECHANICAL OUTLINE



Note: 4] All dimensions in Inch: 8

b) Lead centuritnes are located within 0.005 of true position relative to body

System Controller Requirements

To provide a convenient interface to the MEM memory system, a high level controller is needed to provide read, write, and memory addressing operations upon command from the user system. The TMS9916JL MEM Controller shown in Figure II-C responds to commands from the microprocessor system and enables the necessary control functions to the FTG to access a page (or pages) of data. The controller maintains page position information, provides internal input/output buffering for one page (160 bill max) of data, and handles redundancy by the inclusion of a data inhibit pin which gates out clocks to the internal buffer.

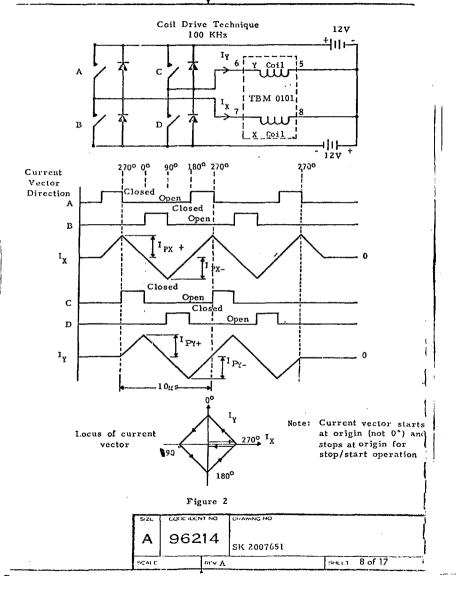
System Power Supply Requirements

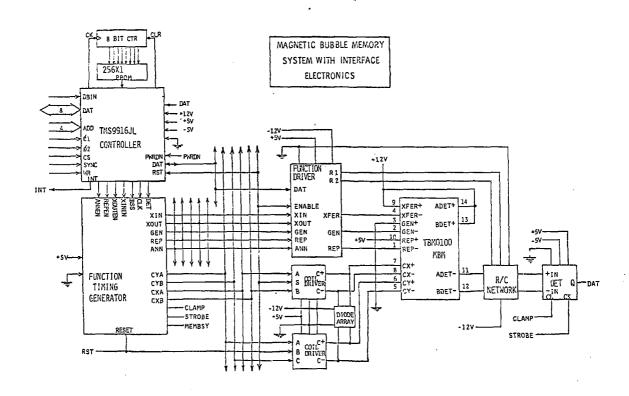
The power supply requirements for the MEM system are: +5 volts, -5 volts, +12 volts, and -12 volts. The individual power supply connections to the family of integrated circuit components in the MEM system are shown in Table 2.

ESTINATED POWER SUPPLY REQUIREMENTS FOR MAGNETIC BUBBLE MEMORY SYSTEM

INTEGRATED CIRCUIT TYPE	TYP CURRENT IN MA AT 1908 DUTY CYCLE	ni Tigraco ayi Ma at Statoby	VOLTAGE
TBM0100 TMS9916JL	5.5 35*	5.5 35*	+12v ± 5%
TBM0100	8	0	
TMS9916JL	75*	75 °	j
FUNCTION DRIVER	52	52	+5v ± 5%
FUNCTION TIMING GEN	60	60	+5V = 5%
COIL DRIVER	24	15	
SENSE AMP	19	19	
TMS9916JL	1*	1•	
SENSE AMPLIFIER	8	8	-5v ± 5 %
FUNCTION DRIVER	39	18	
COIL DRIVER	49	17	-12v ± 5%
R/C NETWORK	5.5	5.5	
DIODE ARRAY	H/A	:I/A	

^{*} NAXIMUM VALUES SHOWN





Ĕ

F464

65.536 × 1 DYNAMIC SERIAL MEMORY

FAIRCHILD CHARGE COUPLED DEVICE

AL DESCRIPTION - The F464 is a 65,536-bit dynamic serial memory conas 16 randomly assessable shift registers, each 4096 bits long. Each of these shift is designed utilizing Charge Coupled Device (CCD) techniques along with the ed Serial-Parallel-Serial (SPS) register structure which features both low power 5 density characteristics. The high density of the F464 is further enhanced the use of an electrode-per-bit memory call approach. The high density permits ig the memory in a standard 16-pin (0.3" wide) dual in-line package which allows truction of highly dense memory systems using widely available automated testinsertion equipment.

nore, this buried-channel CCD memory is fabricated using Fairchild's double-poly al Isoplanar process. This process allows the F464 to be a high performance. the art memory circuit which is manufacturable in volume quantities.

ISTRY STANDARD 16 PIN (0.3" WIDE) DUAL IN-LINE PACKAGE. RATING FREQUENCY RANGE: 1 MHz TO 5 MHz. CAPACITANCE TTL-COMPATIBLE INPUTS (EXCEPT CLOCKS). ATE, TTL-COMPATIBLE, LATCHED DATA OUTPUT.

CAPACITANCE 12 V CLOCKS: ND \$2: 100 of (TYP) AND OT2: 30 pF (TYP)

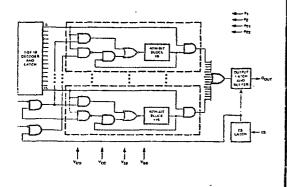
POWER <400 mW (MAX) @ fmax MAL OPERATION:

VOBY: <70 mW (MAX) @ fmin DARD POWER SUPPLIES (+12 V, +5 V, AND -5 V)

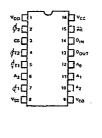
PUT DRIVE CAPABILITY: 3.5 mA INTO 100 pF LOAD.

LOGIC SYMBOL

CK DIAGRAM



CONNECTION DIAGRAM DIP (TOP VIEW)



had Camera and Instruments Corporation Printed in U.S.A.

EAIRCHILD

PIN NAMES		•	•	
ϕ_1, ϕ_2	Serial Clocks		DIN	Data Input
ØT1- ØT2	Transfer Clocks	`	DOUT	Data Output
A _R	Address Inputs		VCC	+5 V Power Supply
CS .	Chip Select Input		VSS	0 V Power Supply
WE	Write Enable Input (Active LOW)		V _{BB}	-5 V Power Supply
			Von	+12 V Power Supply

FUNCTIONAL DESCRIPTION

ORGANIZATION — The F464 is a 65,536 x 1 bit dynamic serial memory organized internally as 16 dynamic shift registers (or blocks) of 4096 bits each in length. These 16 shift register blocks are randomly accessable through four internally decoded Address inputs ($A_0 - A_3$). When a given register is selected, its input and output are internally connected (as needed) to the D_{IN} and D_{OUT} pins, respectively, thus permitting simultaneous read and write operations.

ARCHITECTURE — Each of the sixteen shift register blocks is implemented using a Serial Parallel-Serial (SPS) register architecture. In this approach N data bits are sequentially shifted into a "serial" input register. When full, the entire N-bit word is shifted in parallel into N "parallel" registers of M bits in length, as illustrated in Figure 1. At the other end of this parallel register structure, bits are loaded in parallel into an N-bit serial output register. Bits in this register are then shifted out toward the output latch and then are automatically recirculated back to the input serial register unless a WRITE operation is spraified.

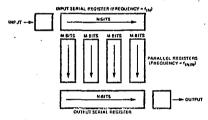


Fig. 1 SIMPLIFIED SPS EXAMPLE WITH N = 4

The primary advantages of this type of architecture include very high density, low power, and low clock capacitance. Thise features all result from the fact that in the SPS architecture the parallel registers which encompass most of the total storage capacity within each block are shifted at a considerably slower rate (f_{IN}/N) then clock rate of the input or output serial registers, f_{IN}.

In actuality, each 409-bit block of the F464 is implemented using an "interleaved" SPS structure in which each bit of the ierial input register services two parallel registers rather than just one. The same is true for the output serial register. In addition, "electrode-per-bit" design techniques are used to reduce the effective cell size by minimizing the number of electrodes used to store each bit offormation. These techniques obvoosly enhance the memory density considerably. The dimensions of the F464's interleaved SPS structure are 32-bit input and output serial registers and 64 parallel registers, each 63 bits in length. See Figure 2. These dimensions were chosen in order to optimize the power/density/latency trackodft inheren in the CCD memory approach.

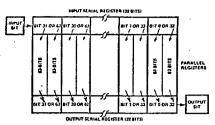


Fig. 2 INTERLEAVED SPS ARCHITECTURE

CLOCKS — The F464 requires four MOS level clocks: Two high frequency (1 to 5 MHz) serial clocks and two low frequency transfer clocks. The serial clocks, ϕ_1 and ϕ_2 , control the movement of data within the input and output serial registers of each 4096-bit block and have a frequency equal to the data rate. The transfer clock ϕ_{T1} is used to transfer data from the input serial registers to the parallel registers while the transfer clock ϕ_{T2} is used to transfer data from the parallel registers to the output serial register of each block. The data present in the parallel registers is shifted by internally generated ripple clocks. This ripple clock technique allows a high bit-packing density approaching one electrode per bit.

To achieve proper transfer phasing, the two transfer clocks are assymetrical about a 32-cycle interval (31.5 and 32.5 cycles) but symmetrical about a 64-cycle interval. The phasing between these transfer clocks alternates in order to achieve correct bit storage in each block. When ϕ_{T1} occurs during ϕ_1 time, ϕ_{T2} occurs during ϕ_2 time 1.5 cycles prior to ϕ_{T1} . When ϕ_{T1} occurs during ϕ_2 time, ϕ_{T2} occurs during ϕ_2 time, ϕ_{T2} occurs during ϕ_1 time 2.5 cycles prior to ϕ_{T1} . Figure 3 below illustrates the clock phase relationships.

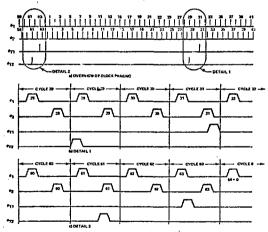


Fig. 3 F464 CLOCKS

CONTROLS

In addition to the four Address inputs (A_0 through A_3), other TTL level control signals available on the F464 include Write Enable (\overline{VE}) and Chip Select (CS). The CS input, along with the address information, is presented during ϕ_1 HIGH time and dyn...ically latched with the trailing edge of ϕ_1 while simultaneously disabling both the address and CS buffers. This action prevents changes that occur on the external pins from entering the internal circuitry when ϕ_1 is LOW. The \overline{WE} control signal determines whether new data from the D_{1N} pin, or recirculated output data, is presented to the input of the addressed block.

MODES OF OPERATION

STANDBY (Recirculate only cycle)

In Standby mode (CS_LOW), the contents of all 16 blocks are recirculated automatically, and the device disregards the \overline{WE} , Address, and $\overline{D_{IN}}$ inputs. The output latch goes into the high impedance state after the trailing edge of the ϕ_1 clock. Minimum device power results when operating the device in the recirculate mode with minimum ϕ_1 and ϕ_2 pulse widths at the lowest allowed frequency.

READ-RECIRCULATE MODE

In this mode of operation (\overline{WE} HIGH and CS HIGH) the data from the selected block is presented to the output buffer immediately following the leading edge of ϕ_2 and appears at the output, DQ_{UM} after a delay equal to the access time t_{ACC} . Thus, the access time is referenced from the leading edge of the ϕ_2 pulse and is independent of the duration of ϕ_2 . The output data is latched and remains valid at the DQUT pin until the end of the ϕ_1 clock pulse in the next cycle. The data present in all 16 blocks automatically recirculates from the output back to the input regardless of the address inputs, provided that \overline{WE} remains inactive throughout the cycle.

READ AND WRITE MODE

In the Read and Write mode (\overline{WE} LOW and CS HIGH), the output data from the selected block is available at the output pin as in the read-recirculate mode; however, the recirculate path of that particular block is disabled. Input data present at the DIN pin during ϕ_2 is written into the selected block by the falling edge of ϕ_2 , while the other 15 blocks automatically recirculate their contents. This form of an "early-write" cycle (\overline{WE} LOW prior to the falling edge of ϕ_1) requires that both \overline{WE} and DIN have set-up times with respect to the trailing edge of ϕ_1 . In fact, for successive write operations handled in this mode, \overline{WE} may be held LOW continuously without returning it to the HIGH state between cycles. A "delayed-write" cycle (\overline{WE} goes LOW after the trailing edge of the ϕ_1 clock pulse) is also possible and is discussed in the next paragraph as a subset of the RMW operating mode.

READ-MODIFY-WRITE MODE

The Read-Modify-Write mode (CS HIGH, \overline{WE} HIGH goes LOW) is simplified by the fact that the F464 is always in the read mode whenever it is selected (CS HIGH). Since the access time is referenced to the leading edge of ϕ_2 , and the setup times of \overline{WE} and D_{IN} are referenced to the trailing edge of ϕ_2 , this mode of operation requires an extended ϕ_2 HIGH time in order to provide the required modify time. This "stretched" ϕ_2 HIGH time may be determined by the following relationship:

The modify time, t_{MOD}, is determined by the memory designer and is dependent on the delays of the external logic used to modify the output data. The Read-Modify-Write (RMW) cycle time then, is given by:

where total is the new "stretched" version of the \$2 clock pulse.

If no modification of output data is required, then this operating mode reduces to a "delayed-write" mode in which D_{1N} and \widetilde{WE} may occur after the ϕ_1 clock pulse.

FAIRCHILD . F464

MEMORY START-UP

When the F464 is initially powered up, the V_{BB} supply (i.e., the —5 volt supply) should be applied to the memory befure the other supplies. This action results in greater protection against accidental violation of the voltage limits specified in the Absolute Maximum Ratings section and, in general, enhances the long term reliability of the memory.

In order to clear the memory of extraneous charge following power-up, the F464 must be clocked through a minimum of 32,000 cycles of any type before a valid memory cycle should be attempted.

ABSOLUTE MAXIMUM-PATINGS

Voltage of any pin relative to V_{BB} (V_{SS} – V_{BB} > 4.5 V) Operating Temperature (Ambient) Storage Temperature (Ambient) Power Dissipation -0.5 V to +20 V 0°C to : °C -55°C to 150°C

Stresses greater than those listed under "Absolvte Meximum Ratings" may cause permanent damage to the device. This is a stress rating only and functional operation of the device at these or any other conditions above those indicated in the operational sections of this specification is not implied. Exposure to absolute meximum rating conditions for extended periods may affect device reliability:

C REQUIREMENTS: To = 0°C to 10°C (see note 1)

YMBOL .	PARAMETER	MIN	TYP	MAX	UNITS	NOTES
סט	Supply Voltage	!r. =	12	1.2	V	
CC	Supply Voltage	4.73	5.0	3.23	V	
	Supply Voltage	0	0	0	V	4
B B	Supply Voltage	-5.5	-5.0	-4.5	V	
IHC	Input HIGH Clock Voltage	V _{DD} -1		V _{DD} +1	V	
ILC	Input Low Clock Voltage	-0.5		0.8	V	2
VILCI	Voltage Differential Between Any Two Clock Lows	0		0.8	V	2
IH	Input HIGH Voltage, all inputs except clocks	2.4		Vcc	V	
11_	Input LOW Voltage, all inputs except clocks	-0.5		0.8	V	

EIC ELECTRICAL CHARACTERISTICS: Over Full Range of V. age and Temperature (see note 1)

SYMBOL	PARAMETER			MIN	TYP	MAX	UNITS	NOTES
		Active	fmin		5	• в	mA	
4 .	Average V _{DD} Current	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	fmax		15.	25	mA	3, 10
מטי	Average ADD content	Standby	f _{min}		3	5	mA	5, 15
V _{OH} V _{OL}			f _{max}		12	19	mA	
		Active	f _{min}		1.5	2.5	mA	
las	Average V _{CC} Current	i i	f _{max}		2.5	4	mA	3, 10
'CC	Merade ACC content	Standby	f _{min}	Ţ <u>.</u>	0.3	0.5	mA	
			f _{max}		1.2	2	mA	
l _{BB}	Average YBB Current					100	μΑ	4
VOH	Output HIGH Voltage			2.8			٧	5
VOL	Output LOW Voltage					0.4	٧	6
IIN	Input Leakage Current (an	y input)		-10		10	μА	7
OUT	Output Leakage Current			-10		10	μΑ	8
C _{IN1}	Input Capacitance, o and	ф ₂			100		pF	9
C _{IN2}	Input Capacitance, ϕ_{Γ_1} and ϕ_{T_2}				30		pF	9
CIN3	Input Capacitance, An - A	Input Capacitance, \hat{n}_0 — A ₃ , CS, WE, and D _{IN}			5		pF	9
COUT	Output Capacitance, DOU	Г			7		pΓ	9

RECOMMENDED CLOCKING CONDITIONS (OVER FULL RANGE OF VOLTAGE AND TEMPERATURE)

IEEE SYMBOL	SYMBOL	PARAMETER	F464-A		F464		l !	
			MIN	MAX	MIN	MAX	UNITS	NOTES
TETHETI.	t _{otH}	¢1 HIGIf Pulse Width	50		60	200	กร	10
TE2HE2L	t _{o2H}	φ ₂ HtGl ? Pulse Width	50	300	60	300	ns	10
TE11.E2H	¹UL1	φ ₁ to φ ₂ Underlap Time	30		45	<u> </u>	\$ה	
TE2LE1H	¹UL2	φ ₂ to φ ₁ Underlap Time	30		45		n.s	
TTHEL	10V1	φ _{T1} and (φ ₁ or φ ₂) Overlap Time	30		30	!	ns	
TEHTI.	¹ 0V2	φ ₁₂ and (φ ₁ or φ ₂) Overlap Time	20		30		nş	
TEHTH	מודי	(\$\phi_1 \text{ or \$\phi_2\$) to \$\phi_{\text{T}_1}\$ Delay Time	a		a	•	rıs	
TTLEH	¹TIS	\$\phi_1 to \$\phi_1 or \$\phi_2\$ Setup Time	0		0		ns	
TELTH	172D	(φ ₁ or φ ₂) to φ _{T2} Delay Time	0		0		ns	
TTLEL.	†T2S	ψ _{T2} to (φ ₁ or φ ₂) Setup Time	5		5		ns	
TELTL	CHITS	φ _{T1} Hold Time	20		30		ns	
	tŢ	Clock Transition Time (Rise and Fall)	10	50	10	50	กร	11,13
_	f	Operating Frequency	1.0	5.0	1.0	4.0	MHz	12

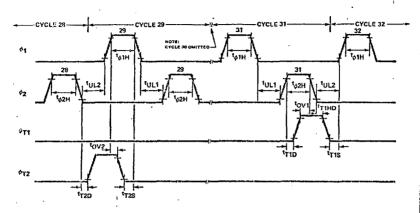
RECOMMENDED AC OPERATING CONDITIONS (OVER FULL HANGE OF VOLTAGE AND TEMPERATURE)

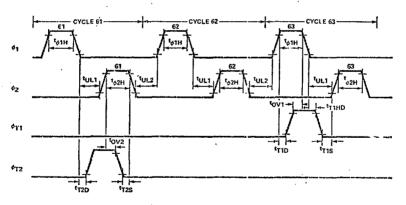
IEEE SYMBOL	SYMBOL	PARAMETER	F464-A		F464			
			MIN	MAX	MIN	MAX	UNITS	NOTES
[AVEH	tas	Address Setup Time	5		5		ns	
TELAX	TAH	Address Hold Time	5		5		ns	
rsveh	css	Chip Select Setup Time	5	Γ	5		ns	
ELSX	tCSH	Chip Select Hold Time	5		5		ns	
TWHEL	tRCS	Read-Recirculate Command Setup Time	5		5		ns	- 13
CELWX	t _{RCH}	Read-Recirculate Command Hold Time	25		25		ns	- 13
WLEL	¹wcs	Write Command Setup Time	0		0		ns	
ELWX	tWCH	Write Command Hold Time	25		25		ns	
WLEL	WCL	Write Command Lead Time (RMW Only)	60		60		U2	
DVWL	¹DS	Input Data Setup Time	0		0		ns	14
ELDX	^t DH	Input Data Hold Time	25		25		OS.	
ELQZ	tOFF	Qutput Buffer Turn-Off Delay	0	50	0	50	ns	15
EHQV	†ACC	Output Data Access Time		. 50		60	ns	16

NOTES:

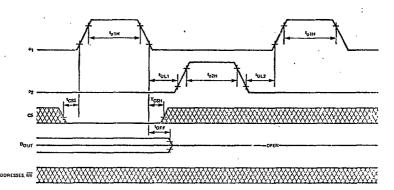
- 1. All voltages are measured with respect to V_{SS}.
- The differential voltage between a LOW for any clock input and a LOW for any other clock input should not exceed 0.8 V.
- 3. Current levels at both minimum and maximum frequencies are specified for minimum ϕ_1 and ϕ_2 clock pulse , widths. See Figure 4.
- 4. Measured at maximum frequency and VBB = -5.5 V.
- 5. Measured with IOUT = -2.5 mA.
- 6. Measured with IOUT = 3.5 mA.
- 7. Input leakage current is measured with VIN = VDD for clock inputs and VIN = VCC for all other inputs.
- 8. Leakage current at the D_{OUT} pin is measured for both V_{OUT} equal to V_{CC} and V_{SS} when the output buffer is in the high impedance state.
- 9. Effective especiance is calculated from the equation $C = 1 \frac{\Delta t}{\Delta V}$ with $\Delta V = 12 V$ for clock inputs and with $\Delta V = 3 V$ for TTL plns while the device is active.
- Maximum clock pulse widths are specified in order to limit power dissipation. See Figure 4 showing the relationship between power and clock pulse width,
- Reference levels used for timing measurements are V_{IHC} (min) and V_{ILC} (max) for clock inputs and V_{IH} (min)
 and V_{IL} (max) for all other inputs. Transition times for both rise and tall are measured between these reference
 points.
- \$2. Minimum and maximum frequency values assume clock transition times of 10 ns.
- The Read-Recirculate command is performed by keeping WE in the inactive state (i.e. HIGH) for the prescribed set-up and hold times.
- 14. 105 references Ditt to the trailing edge of ϕ_t in a Read-learly) Write cycle. However, in a Read-Modify Write (i.e. delayed write) cycle, 105 references DiN to the negative-going edge of WE.
- 15. *OFF (max) defines the time at which the gurput schieves the open circuit condition and is not referenced to output voltage levels.
- 16. Measured with a load equivalent to two TTL loads and 100 pF.

SERIAL AND TRANSFER CLOCKS

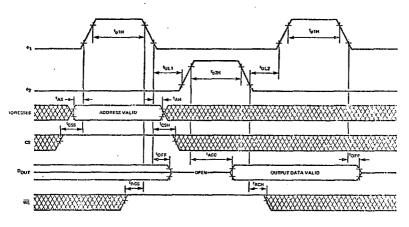




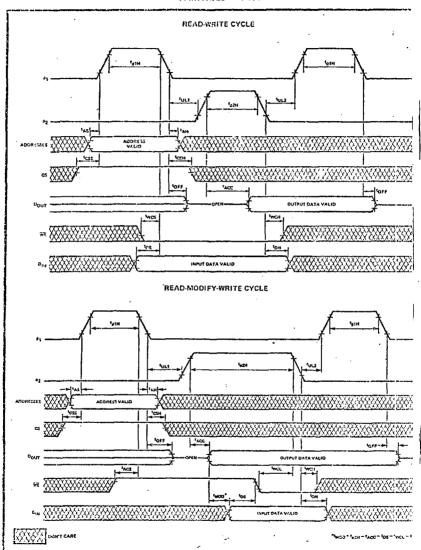
RECIRCULATE-ONLY CYCLE (STANDBY)



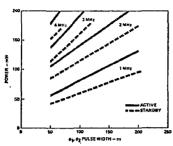
READ-RECIRCULATE-CYCLE



CONTRACE



TYPICAL POWER DEPENDENCE ON CLOCK PULSE WIDTH



TEST LOAD

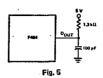
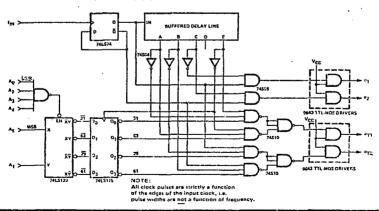


Fig. 4

CLOCK GENERATION CIRCUIT -

The circuit shown below may be used to generate the four clocks required for operation of the F464 with proper phase relationships from a single master clock. This master input frequency $f_{\parallel N}$, must be wice the desired data rate at the F464 cutput pin. Since the input clock frequency is "squared-up" with a divide-by-two flipflop, the duty cycle of this clock is non-critical. A pulse edge at the input of the buffered delay line produces a sequence of delayed pulse edges from the A, B, C and D output ass. These delayed pulse edges are ANDed together to produce the required ϕ_1 and ϕ_2 clocks as well as the ϕ_1 and ϕ_2 transfer clocks. Since the transfer clocks are generated (but not necessarily used) every cycle, the outputs of the 6-bit, module 64 counter are decoded to enable selected transfer clock gates at counts of 29, 31, 61, and 63. Thus, ϕ_{T1} is passed along to the clock drivers only during cycles 31 and 63, while ϕ_{T2} is passed through only during cycles 29 and 61. These four counts are easily decoded with only 2 bits of the 6-bit, module 64 counter. These 6 bits are the lower order bits of the 12-bit, module 4096 loop counter required to define address locations within each 4K block and which will, in most cases be already present in the system.

SERIAL AND TRANSFER CLOCK GENERATION CIRCUIT



ORDERING INFORMATION

PART R30MUN	OPERATING FREQUENCY	TEMPERATURE RANGĘ	PACKAGE (SEE RELOW)
F464ADC	1.0 to 5.0 MHz	0° to 515°C	16-pin ceramic
F464DC	1.0 to 4.0 MHz	0° to 55°C	16-pin ceramic

PACKAGE OUTLINES 16-Pin Sida-Brazed Ceramic DIP